

DIRECTORIO DE PROFESORES DEL CURSO: CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD
1982

1. Dr. Octavio A. Rascón Chávez
Subdirector
Instituto de Ingeniería
U N A M
México, D.F.
548 54 79

2. M. en I. Augusto Villarreal Aranda
Profesor
División de Estudios de Posgrado
Facultad de Ingeniería
U N A M
México, D.F.
554 45 31

3. M. en C. Manuel Marín González
Jefe de la Unidad de Normalización Metrológica y
Control de Calidad
Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Gtuy Cárdenas No. 25
Col. Guadalupe Inn
México 20, D.F.
655 35 48 y 655 34 92

4. Ing. Carlos Javier Mendoza Escobedo
Coordinador de la Sección de Estructuras y Materiales
Instituto de Ingeniería , Facultad de Ingeniería
U N A M
548 97 94

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

100-100000
100-100000
100-100000
100-100000

CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 1982

Fecha	Tema	Horario	Profesores
Octubre 18	OBJETIVOS DEL CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD	18 a 21 h	M. en C. Manuel Marín González
Octubre 20, 22, 25 y 27	ESTADISTA Y PROBABILIDADES	18 a 21 h c/día	Dr. Octavio A. Rascón Chávez
Octubre 29 de oct. y 3, 5, 8 y 10 de noviembre	CARTAS DE CONTROL	18 a 21 h c/día	Ing. Carlos Javier Mendoza Escobedo
Nov. 12, 15, 17, 19 y 22	MUESTREO DE INSPECCION	18 a 21 h c/día	M. en I. Augusto Villarreal Aranda
Noviembre 24	CONFIABILIDAD DE COMPONENTES Y SISTEMAS	18 a 21 h	Dr. Octavio A. Rascón Chávez

CONFIDENTIAL

SECRET

CONFIDENTIAL

EVALUACION DEL PERSONAL DOCENTE

CURSO: CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

FECHA: Del 18 de octubre al 24 de noviembre, de 1982.

	DOMINIO DEL TEMA	EFICIENCIA EN EL USO DE AYUDAS AUDIOVISUALES	MANTENIMIENTO DEL INTERES. (COMUNICACION CON LOS ASISTENTES, AMENIDAD, FACILIDAD DE EXPRESION).	PUNTUALIDAD
CONFERENCISTA				
1. Dr. Octavio A. Rascón Chávez				
2. Ing. Carlos Javier Mendoza Escobedo				
3. M. en I. Augusto Villarreal Aranda				
4. M. en C. Manuel Marín González				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
ESCALA DE EVALUACION : 1 a 10				

No. 1000

W. J. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

EVALUACION DEL CURSO

CONCEPTO		EVALUACION
1.	APLICACION INMEDIATA DE LOS CONCEPTOS EXPUESTOS	
2.	CLARIDAD CON QUE SE EXPUSIERON LOS TEMAS	
3.	GRADO DE ACTUALIZACION LOGRADO CON EL CURSO	
4.	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO	
5.	CONTINUIDAD EN LOS TEMAS DEL CURSO	
6.	CALIDAD DE LAS NOTAS DEL CURSO	
7.	GRADO DE MOTIVACION LOGRADO EN EL CURSO	

ESCALA DE EVALUACION DE 1 A 10

1. ¿Qué le pareció el ambiente en la División de Educación Continua?

MUY AGRADABLE	AGRADABLE	DESAGRADABLE

2. Medio de comunicación por el que se enteró del curso:

PERIODICO EXCELSIOR ANUNCIO TITULADO DI VISION DE EDUCACION CONTINUA	PERIODICO NOVEDADES ANUNCIO TITULADO DI VISION DE EDUCACION CONTINUA	FOLLETO DEL CURSO

CARTEL MENSUAL	RADIO UNIVERSIDAD	COMUNICACION CARTA, TELEFONO, VERBAL, ETC.

REVISTAS TECNICAS	FOLLETO ANUAL	CARTELERA UNAM "LOS UNIVERSITARIOS HOY"	GACETA UNAM

3. Medio de transporte utilizado para venir al Palacio de Minería:

AUTOMOVIL PARTICULAR	METRO	OTRO MEDIO

4. ¿Qué cambios haría usted en el programa para tratar de perfeccionar el curso?

5. ¿Recomendaría el curso a otras personas?

SI	NO

6. ¿Qué cursos le gustaría que ofreciera la División de Educación Continua?

7. La coordinación académica fue:

EXCELENTE	BUENA	REGULAR	MALA

8. Si está interesado en tomar algún curso intensivo ¿Cuál es el horario más conveniente para usted?

LUNES A VIERNES DE 9 A 13 H. Y DE 14 A 18 H. (CON COMIDAS)	LUNES A VIERNES DE 17 A 21 H.	LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 18 A 21 H.	MARTES Y JUEVES DE 18 A 21 H.

VIERNES DE 17 A 21 H. SABADOS DE 9 A 14 H.	VIERNES DE 17 A 21 H. SABADOS DE 9 A 13 Y DE 14 A 18 H.	O T R O

9. ¿Qué servicios adicionales desearía que tuviese la División de Educación Continua, para los asistentes?

10. Otras sugerencias:

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in the context of public administration and financial management.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect, store, and analyze data. It highlights the need for robust information systems that can handle large volumes of data and provide timely insights into organizational performance and trends.

3. The third part of the document focuses on the role of data in decision-making and strategic planning. It argues that data-driven insights are crucial for identifying opportunities, assessing risks, and developing effective strategies that align with the organization's mission and vision.

4. The fourth part of the document addresses the challenges and risks associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides recommendations for mitigating these risks and ensuring that data is used responsibly and ethically.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data literacy and training for all employees. It emphasizes that data is only as good as the people who use it, and that investing in data literacy programs is essential for maximizing the value of data and driving organizational success.

6. The sixth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It reiterates the importance of a data-driven culture and the need for continuous improvement in data management practices to stay competitive in a rapidly changing environment.



**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

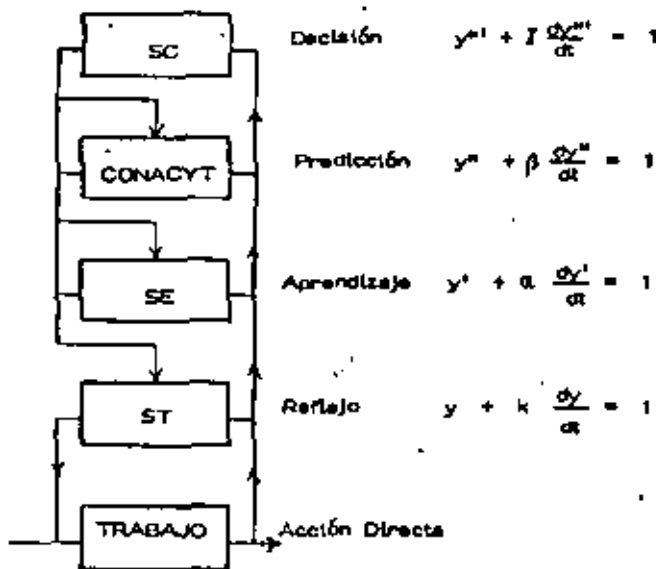
CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

EL CIRCULO DE CONTROL DE CALIDAD, ALTERNATIVA GOBERNETICA
AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

ING. MANUEL MARIN GONZALEZ

OCTUBRE, 1982

EL CIRCULO DE CONTROL DE CALIDAD, ALTERNATIVA GOBERNATIVA AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.



MWG/mm
81.04.14

EL CIRCULO DE CONTROL DE CALIDAD, ALTERNATIVA GOBERNATIVA AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Frente al subdesarrollo, el lento aprendizaje: eficaz mecanismo educativo, el aprendizaje autogestionario. El hombre, animal racional, es ente que emerge de la naturaleza, la contempla como algo objetivo, intenta someterla como recurso y lo logra en la medida de su conocimiento, su capacidad de retroalimentación metro-paramétrica, de aprendizaje y de acuerdo a lo aprendido, es subdesarrollado en la medida en la que su mecanismo de aprendizaje no funciona. Igual ocurre con las comunidades humanas, en las que, además del mecanismo fisiológico de sus individuos, agregan mecanismos educativos comunitarios que no siempre se compatibilizan con los fisiológicos, sino que algunas veces, incluso, los interfieren. El mecanismo del aprendizaje, del conocimiento y de la conducta, es natural, liberador; mientras que el educativo frecuentemente lo es antinatural, de sometimiento. De manera que si por el mecanismo natural, fisiológico, el individuo se libera, por el antinatural, educativo, transfiere su dependencia de la naturaleza a la de la comunidad. Esto está acentuado en la actualidad imperialista. Países poderosos imponen a otros sus formas de producción, frustrando en éstos el desarrollo natural, el proceso natural del aprendizaje: ¿qué aprendizaje puede lograr quien no sabe el producto de su trabajo alcanza o no los requerimientos de su destino, en una producción que exige el máximo rendimiento por el salario mínimo? ¿qué aprendizaje, ni qué creatividad: frustración, lento aprendizaje, subdesarrollo? El aprendizaje lo realiza naturalmente el individuo median-

ta el servomecanismo que le permite apreciar los resultados de su trabajo, retroalimentar la experiencia, recordarla, procesarla, normalizarla, sólo para acordar sus nuevas acciones directas a ese recuerdo, a esas normas.

Después de su terrible derrota, los japoneses intentaron aprender la tecnología de Occidente, si bien, por ese camino llegaron más bien al Circuito de Control de Calidad, peculiar mecanismo generador de tecnología. Hoy que el "milagro japonés" deslumbró a propios y extraños, unos y otros no aciertan en la apreciación del mismo y se quedan en una confusa "idiosincracia" japonesa, si bien idiosincracia o no los japoneses en el CCC han recuperado a la vez la forma natural del aprendizaje. Si aciertan en una apreciación del fenómeno como un proceso que incluye simulación, consenso, futurismo, calidad y competencia; y finalmente insisten en el nacionalismo japonés, su capitalismo feudal, etc. Tomando lo mejor de los demás, la simulación japonesa haría del Japón "el mejor de los mundos posibles"; aviniéndose por el consenso, alcanzan la unidad en el propósito, la comunidad; no recogen utilidades sino que estimulan la reinversión para asegurar el futuro; los circuitos de control de calidad, no son sino una modalidad del concepto administrativo de la autogestión; en fin, mejorar la calidad, más allá de la fábrica, constituye su peculiar concepto de la competencia.

A partir del nacimiento de CONACYT, en 1971, el Comité Consultivo de Normalización Básica, inicialmente órgano de enlace entre el Consejo y la Secretaría de Industria y Comercio, que conciliaba sus respectivas le-

yes en materia de normalización, ha devenido en peculiar CCC, mediante el cual CONACYT ha venido aprendiendo a aportar la infraestructura científica y tecnológica a la normalización, y aún en general como servomecanismo del desarrollo por el que podría, de manera sistemática, fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país conforme a las necesidades de su desarrollo. Desde luego, el CCNB ideó una estructura apropiada para aportar a la normalización nacional infraestructura científica y tecnológica, lo que hacen hasta ahora unos 52 centros de investigación, - a través de cuatro subcomités, estadística y control de calidad, metrología, ingeniería e investigación científica y tecnológica y educación y capacitación; enseguida, ha apoyado con diversas fórmulas (CONASUPO, INFO NAVIT, SEPANAL, Salud, etc.) sistemas de normalización y control de calidad; después, la capacitación en diferentes áreas y niveles de la normalización básica; ha apoyado igualmente diversos proyectos de metrología en áreas específicas; a la investigación, a partir de centros de certificación que, al descubrir deficiencias e insuficiencias, orientan la investigación hacia la superación de las mismas; el propio programa nacional de ciencia y tecnología, en su área de desarrollo y adaptación de tecnología, ha sido orientado conforme a la circularidad dialéctica de la medición; - ha sido el promotor de la introducción de CCC en las actividades productivas (cultiduría y calzado, siderurgia y metal mecánica, productos pesqueros, miel de colmena, azúcar, etc.); el CCNB ha desarrollado totalmente, desde su concepción, planeación y proyección hasta su organización, selección de equipo, preparación del personal, etc., el Centro Nacional -

APOYO AL CCC EN CUATRO NIVELES

de Metrología; ha ideado diversas fórmulas de apoyo a los Comités Consultivos de Normalización y ahora integra todo esto de manera de conseguir todos los objetivos que la ley confiere a CONACYT. De instrumento de enlace el CCNB ha devenido eficaz mecanismo educativo, servomecanismo de adaptación y desarrollo. Aquellos proyectos han sido un reiterado juego ensayo-errore que ha permitido la retroalimentación metro-paramétrica de la experiencia, su recuerdo analítico-normativo, así como el acierto a lo aprendido de las nuevas acciones directas, proyectos que cada vez permitan efectuar mejor el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica conforme a los requerimientos específicos del desarrollo. A mayor desarrollo, más esta depende de los avances de la ciencia y la tecnología. "Error actuado devide", el CCNB, por la retroalimentación metro-paramétrica, la normalización o aprendizaje y el control o acuerdo de las nuevas acciones a lo aprendido, descubre el peculiar servomecanismo del desarrollo, el CCC que, conforme a los requerimientos específicos de nuestra propia comunidad, la teoría gobernática y nuestra propia experiencia ha de efectuarse en cuatro niveles tal como se analiza en el Cuadro 1.

Resulta verdaderamente notable la coincidencia de la experiencia del CCNB de CONACYT, como lo muestra elocuentemente el Cuadro 2, con otras experiencias concurrentes. Aquí se muestra la coincidencia no solamente de la gran experiencia japonesa y la del CCNB de CONACYT, sino aún del concepto teórico de la autogestión, la normalización y de la misma educación.

Apoyo a:	Nivel			
	de base	técnico	científico	matrológico
1. CCNB	X	X	X	X
2. SnyCC			X	
3. Capacitación		X		
4. Metrología				X
5. Investigación	X			
6. PRONACYT			X	
7. ICCO	X			
8. CENAM				X
9. Comités			X	

CONCLUSION:

CCNB

ICCO, AI

Capaci-
tación

PRONA-
CYT
SnyCC
y ACC

CENAM,
AM

CCNB, Comité Consultivo de Normalización Básica
SnyCC, Sistemas de Normalización y Control de Calidad
PRONACYT, Programa Nacional de Ciencia y Tecnología
ICCO, Introducción de Circuitos de Control de Calidad
CENAM, Centro Nacional de Metrología.

CUADRO 2
VIA AL APRENDIZAJE AUTOGESTIONARIO (CCC)

Vía	Metrología (SC)	Normalización (SE)	Investigación (CONACYT)	Control (ST)
1. Educación	retroalimentación metro-paramétricas	aprendizaje	previsión	acuerdo a lo aprendido
2. Normalización	medición	formulación	superación	observancia
3. Sabiduría	ensayo-error	posibilidad		necesidad
4. Japón	competencia	consenso	futurismo	autoexigencia
5. Autogestión	conocer lo que es	contrastarlo con lo que ha sido	prever lo que podría ser	influir sobre la marcha
6. C C N B	CENAM, AM; la medición es el proceso y el único proceso, por el que conocemos verdaderamente. Punto focal principal para asegurar la aplicación de la CYT al desarrollo	capacitación aprendizaje formulación de normas, de la posibilidad	PRONACYT ASNYCC, AC tendencia natural de la producción; problemática planteada a la educación y la investigación; medida en la que están la cubren; plan nacional CYT	ICCC, AI observancia de normas, necesidad.

En este trabajo analizamos uno a uno los cuatro niveles del servomecanismo, elementos que no son sino otros tantos niveles del peculiar círculo de control de calidad nacional por el que igualmente podríamos recuperar la fórmula natural del conocimiento, el aprendizaje autogestionario, mecanismo del desarrollo.

1. Nivel básico, trabajo (ICCC). - ¿Qué aprendizaje podré efectuar, ni qué creatividad podré aportar al desarrollo, un trabajo que no este si su producto alcanza o no los requerimientos de su destino, en un régimen de producción que se preocupa más bien por el máximo rendimiento del salario mínimo? Aprendizaje y creatividad son elementos de la naturaleza del hombre, integran el servomecanismo del desarrollo, y no hay otro mecanismo. Aprendizaje y creatividad tampoco pueden aislarse de las comunidades naturales en donde se desenvuelven los individuos. El Círculo de Control de Calidad recupera aprendizaje y creatividad individuales y colectivos, reintegra el servomecanismo del desarrollo. El grupo natural, trabajadores que realizan una misma tarea, conocen metro-paramétricamente la calidad de los productos de su trabajo, sus deficiencias e insuficiencias, la critican y auto-critican y proponen y acuerdan acciones apropiadas para superarla. En el Japón, en donde participan ya en el tema más de diez millones de trabajadoras, se hacen nueve sugerencias por trabajador al año, y la mayoría son aceptadas. En EU, en donde aún la participación en el sistema es muy reducido, solo hay en promedio una sugerencia por trabajador al año, y solo la tercera parte de esas sugerencias son aceptadas. El resultado es que el 8% de las ventas se re-

invierte en Japón para el mejoramiento del equipo e investigación y desarrollo, frente a 1% en EU lo que se traduce en un incremento de la productividad 7 veces mayor en Japón respecto a EU. En México podría intentarse la introducción de CCC dentro de la campaña de capacitación que la Ley ha conferido a la Secretaría del Trabajo conducir y observar por parte de los empresarios. Un centro de testificación, diseñado expresamente a partir de un cuadro maestro de normas, descubre rigurosamente deficiencias e insuficiencias en la calidad de los productos, que los trabajadores pueden discutir crítica y autocríticamente, que los conduzca a proponer y acordar medidas de superación, incluidas acciones directas apropiadas, capacitación específica adicional y aún la remisión de problemas no resueltos a otros niveles. CONACYT ha probado ya con éxito esta modalidad en las industrias de la curtiduría y el calzado y, en menor proporción, en la siderurgia y metal-mecánica, azúcar, miel de colmena, etc. En esto radica nuestra peculiaridad, que en Japón no ha sido necesaria, dado su mayor desarrollo. De la evidencia ofrecida por la testificación, en sucesión aparecen medidas de superación por parte de los productores, requerimientos específicos de capacitación y hasta requerimientos de investigación, tareas en las que participa el propio centro de testificación que, eventualmente, puede convertirse en centro de capacitación y de investigación y de asistencia tecnológica. Las inversiones necesarias que en el inicio pueden tener la modalidad del riesgo compartido, paulatinamente van siendo absorbidas por los empresarios y aún van augurando de la reinversión, el autofinanciamiento. La reunificación de trabajo y

aprendizaje, de creatividad y desarrollo científico y tecnológico, se manifiestan así desde la base, y hasta la autogestión muestra sus grandes posibilidades en tanto aprendizaje específico para el desarrollo.

2. Nivel técnico, educación (Capacitación). - La educación, formulación y observancia de normas, es la normalización básica por excelencia. Más ¿en qué medida la educación nacional es el fundamento de nuestra propia formulación y observancia de normas o, por el contrario, es deformación, alienación y quizás hasta alienación del trabajo? El subdesarrollo en última instancia no es sino incapacidad para la formulación y la observancia de normas, lento aprendizaje, bajos estándares de vida. La normalización, el trabajo común de normalización, es puramente formal, aparente. Las normas nacionales, traducciones literales de extranjeras, no tienen ningún sentido, ninguna aplicación práctica, a pesar de las horas-hombre invertidas en ellas. No corresponden a una necesidad, a una demanda. No porque nuestra actividad productiva no tuviera necesidad de ellas, sino porque no tenemos conciencia de esa necesidad. En consecuencia el trabajo de normalización en esta país debería tener una perspectiva eminentemente educativa. Otra perspectiva no tiene sentido aún. La información desprendida del nivel básico, y no solamente la relativa a los problemas que no encontraron solución en ese nivel, la experiencia toda del arco reflejo de las acciones directas del trabajo deberían ser recogidas, analizadas, normalizadas, registradas, recordadas, aprendidas. El acuerdo a este aprendizaje es lo que desarrollaría las acciones del arco reflejo en el nivel básico del trabajo. Sobre todo si ahora en este nivel técnico se efectúa una verdadera normalización educativa que permite

na, además del aprendizaje, la evaluación, la certificación y eventualmente hasta el acreditamiento de la educación. La normalización educativa es ya una disciplina técnica y científica, incluso es ya un campo de la investigación. En EU existen hasta empresas privadas dedicadas a estas tareas. En CONACYT ya incursionamos alguna vez en este campo: ¿la TV deforma la "Idiosincrasia" del pueblo mexicano o es una medida de su propia imagen? En general, ¿la educación en México no es sino el juego sadomasoquista propio del subdesarrollo, de la superexplotación? Claro está que en México la información estadística indispensable para la investigación correspondiente es aún insuficiente. Pero la concurrencia de factores puede reducir las dificultades e insuficiencias. La concurrencia de Comercio y CONACYT con Educación y Trabajo en un CCC singular podrá encaminarse a la solución. Comercio en cuanto búsqueda de la racionalización de la concurrencia de los productos del trabajo al mercado, a la racionalización de la equivalencia del trabajo presente en su intercambio, racionalización que pondrá en evidencia desequilibrios en esa equivalencia, desequilibrios que son otros tantos parámetros de las deficiencias e insuficiencias de la calidad de la producción, vale decir, parámetros del desarrollo. CONACYT, en cuanto a fortalecer la infraestructura científica y tecnológica conforme a los requerimientos de la recuperación del equilibrio y el desarrollo. Transducir esas deficiencias e insuficiencias que tienen los productos para alcanzar las exigencias de los usuarios, los desequilibrios en la equivalencia del trabajo, los requerimientos del desarrollo, transducir los parámetros de calidad en parámetros del proceso edu-

cativo, es la esencia de la normalización educativa. Normalizar, definir rigurosamente, la multitud de oficios que se practican en nuestro país, y hacerlo a partir del conocimiento riguroso de nuestro propio trabajo, de la información continua y sistemática del arco reflejo de la acción - directa del trabajo en la producción, y en confrontación con la experiencia recibida de la concurrencia de los productos del trabajo al mercado. Instrumentos como la Clasificación Internacional Uniforme de las Industrias, formulada por la ONU, y la Clasificación Internacional Uniforme de las Ocupaciones, formulada por la OIT, habrán de ser de gran utilidad. Aunque indudablemente, tal y como ocurre en Japón, dentro de las propias empresas podría hacerse la revisión de problemas no resueltos en el nivel de base, dando lugar a nuevos niveles; y aunque también aquí, como en EU, eventualmente podrán desarrollarse iniciativas particulares para intentar la normalización educativa, en nuestro caso la atención de este problema en la Secretaría de Educación resulta mucho más idóneo.

3. Nivel científico (PRONACYT). - A mayor desarrollo, más este depende de los avances de la ciencia y la tecnología. ¿En qué medida participa la ciencia y la tecnología en el desarrollo? Cualquiera que sea esa medida, en México la incidencia de la CyT en el desarrollo ocurre toda vía por excepción. Es otra manifestación de nuestro subdesarrollo, nuestro lento aprendizaje, nuestra falta de conciencia: aún no alcanzamos la edad de la razón. El CCNE condujo el trabajo para la formulación del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología en el área de desarrollo y adaptación de tecnología. Lo hizo con la filosofía de la normalización bá-

ética; encuentro entre las comunidades productiva, de una parte, y la científica y técnica, de otra; el Programa sería el óptimo acuerdo que entre ellas pudiera establecerse. División en ramas industriales a fin de facilitar, en tanto atención especializada, el abordamiento del problema; identificación de la tendencia objetiva del desarrollo en cada rama industrial; problemática que plantea esa tendencia objetiva de la producción a la investigación; medida en la que ésta cubre esa problemática; evaluación de proyectos, propuestas e iniciativas conforme a este marco de referencia. En que medida las partes concurrentes están dispuestas a intervenir, que recursos están disponibles, que recursos adicionales son necesarios. La proyección desde aquí hacia la atención de los diferentes sistemas de normalización y control de calidad, incluidos los Comités Consultivos de Normalización, hace de estos mecanismos lóneos de la programación y observancia. Igualmente este es el mecanismo apropiado del funcionamiento sistemático de la programación indicativa permanente de CONACYT, programación indicativa permanente a incidir en el CCC nacional recogiendo la información de los otros niveles y aportando su propia proyección. Más aún aquí se racionaliza el concepto de financiamiento como retroalimentación. Esta ha de hacerse conforme a las deficiencias e insuficiencias de la calidad, de la medida en la que la producción alcanza las exigencias de su destino. Hacia allí ha de dirigirse la investigación científica y tecnológica, el fortalecimiento de la capacidad, incluida la formación de recursos humanos, hacia allí ha de orientarse mediante el financiamiento. Aquí está la esencia del CCC en su tercer nivel.

4. Nivel metrológico, comercio (CENAM). - La medición es el proceso, y el único proceso por el que conocemos verdaderamente, el punto focal principal para asegurar la aplicación de la ciencia y la tecnología al progreso, al desarrollo de la producción para que alcance los requerimientos de su destino, para asegurar la equivalencia del trabajo, en fin, la medición es indispensable en la ciencia, la tecnología y la producción, es la esencia del proceso de racionalización. ¿Cuál es el estado actual de la metrología en México? Menos que incipiente, prácticamente nulo, lo que equivale a decir que en México o no se mide, o se mide mal, lo que a su vez significa no solamente que no sabemos en que medida la producción alcanza las exigencias de las necesidades que pretendería cubrir, sino incluso que en este país no nos acercamos aún al "conocimiento racional y exacto del universo físico y de la vida social" como es la más cara aspiración revolucionaria desde el inicio de su última etapa. Y esta es la tarea de Comercio: racionalizar la concurrencia de los productos del trabajo al mercado, asegurar la equivalencia del intercambio. En los países hoy industrializados, esto se hizo espontáneamente. La libre empresa, la libre concurrencia, la ley de la oferta y la demanda, todo ello en singular servomecanismo natural aseguraron la equivalencia en el intercambio, su racionalización. La escala de producción hace imposible la libre concurrencia, en los países en vías de industrialización, el imperialismo nullifica la libre empresa, la ley de la oferta y la demanda no funciona. Nuestro proyecto de racionalización por el CCC en su cuarto nivel propone la econométrica de Leontiev como inicio de una metrología que vaya desde la

racionalización de la concurrencia de los productos del trabajo al mercado, hasta la metrología más fundamental. En cuanto se inicia rigurosamente en esa concurrencia, por retroalimentaciones sucesivas se llegará hasta el fundamento. En cambio mientras no se parta de la necesidad primaria, jamás se descenderá a la base, a no ser por un "hobby" como hasta hoy se practica en México la ciencia y la tecnología. La econométrica de Leontiev examina el proceso de entrega de cada rama industrial a todas las demás, e igualmente el insumo de cada una, a partir de las demás. Este expediente permite advertir la medida en la que cada rama cubre las necesidades de las demás y viceversa, la medida en la que las demás cubren la necesidad de cada una:

$$X_k - \sum_{i=1}^n X_{iK} = 0$$

$$X_i P_i - \sum_{k=1}^n X_{iK} P_k = 0$$

Programación Lineal, Investigación de Operaciones, Computación permiten manejar la singular matriz nxn, denominada por Leontiev mismo, "Matriz Insumo-Producto, para identificar rigurosamente deficiencias e insuficiencias que desatan la cadena metrológica hasta sus fundamentos para asegurar la racionalización. Ya hemos concebido, proyectado, planeado, diseñado, organizado, dispuesto el personal, etc., del Centro Nacional de Metrología. Necesitábamos aún concebir la fórmula que superara la anómala situación de falta de expresión del requerimiento objetivo indispensable de nuestro país. Esta es la esencia del OCC en su cuarto nivel.

El círculo de control de calidad nacional como mecanismo del aprendizaje y el desarrollo requiere así de manera indispensable de estos cuatro niveles: partiendo de la racionalización de la concurrencia de los productos del trabajo al mercado, racionalización que se logra por la econométrica y la metrología en todos los demás órdenes, metrología que descubre niveles y define deficiencias e insuficiencias en el trabajo y en la capacidad productiva, es el elemento indispensable para enseguida transducir deficiencias e insuficiencias en normas educativas que tan solo requieren de una clasificación estadística de industrias y ocupaciones y su transducción en valores psicológicos, de comportamiento y aprendizaje; e igualmente esas deficiencias e insuficiencias permiten la orientación del fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas; y en fin todo esto es el marco de referencia fundamental para que la autoridad correspondiente pueda introducir sistemáticamente al círculo de control de calidad en la actividad productiva. La participación de la producción de manera especializada, agricultura, ganadería, minería, industrias de transformación, transportes, obras públicas, comunicaciones, alimentación, salud, etc. es un asunto que por supuesto ha de participar también de manera directa pero circunstancialmente y conforme a la producción específica en cada caso. La concurrencia de Trabajo, Educación, CONACYT y Comercio en el Círculo de Control de calidad Nacional puede disponerse mediante un convenio entre las cuatro instituciones.

9/IV/81
MMG/lmm



**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

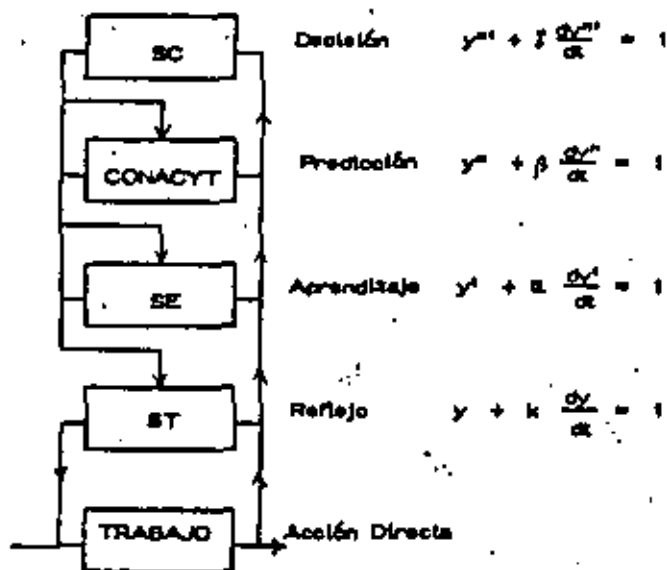
**EL CIRCULO DE CONTROL DE CALIDAD, ALTERNATIVA GOBERNETICA
AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD**

ING. MANUEL MARIN GONZALEZ

OCTUBRE, 1982



EL CIRCULO DE CONTROL DE CALIDAD, ALTERNATIVA GOBERNATIVA AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.



MMG/Imm
21.04.14

EL CIRCULO DE CONTROL DE CALIDAD, ALTERNATIVA GOBERNATIVA AL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Frente al subdesarrollo, el lento aprendizaje: eficaz mecanismo educativo, el aprendizaje autogestionario. El hombre, animal racional, el ente que emerge de la naturaleza, la contempla como algo objetivo, intenta someterla como recurso y lo logra en la medida de su conocimiento, su capacidad de retroalimentación metro-paramétrica, de aprendizaje y de acuerdo a lo aprendido, es subdesarrollado en la medida en la que su mecanismo de aprendizaje no funciona. Igual ocurre con las comunidades humanas, en las que, además del mecanismo fisiológico de sus individuos, agregan mecanismos educativos comunitarios que no siempre se compatibilizan con los fisiológicos, sino que algunas veces, incluso, los interfieren. El mecanismo del aprendizaje, del conocimiento y de la conducta, es natural, liberador; mientras que el educativo frecuentemente lo es antinatural, de sometimiento. De manera que si por el mecanismo natural, fisiológico, el individuo se libera, por el antinatural, educativo, transfiere su dependencia de la naturaleza a la de la comunidad. Esto está aconteciendo en la actualidad imperialista. Paises poderosos imponen a otros sus formas de producción, frustrando en éstos el desarrollo natural, el proceso natural del aprendizaje: ¿qué aprendizaje puede lograr quien no sabe el producto de su trabajo alcanza o no los requerimientos de su destino, en una producción que exige el máximo rendimiento por el salario mínimo? ¿qué aprendizaje, ni qué creatividad: frustración, lento aprendizaje, subdesarrollo? El aprendizaje lo realiza naturalmente el individuo median-

ta el servomecanismo que le permita apreciar los resultados de su trabajo, retroalimentar la experiencia, recordarla, procesarla, normalizarla, solo para acordar sus nuevas acciones directas a ese recuerdo, a esas normas.

Después de su terrible derrota, los japoneses intentaron aprender la tecnología de Occidente, el bien, por ese camino llegaron más bien al Círculo de Control de Calidad, peculiar mecanismo generador de tecnología. Hoy que el "milagro japonés" deslumbró a propios y extraños, unos y otros no seientan en la precisión del mismo y se quedan en una confusa "idiosincrasia" japonesa, el bien idiosincrasia o no los japoneses en el CCC han recuperado a la vez la forma natural del aprendizaje. Si seientan en una apreciación del fenómeno como un proceso que incluye emulación, consenso, futurismo, calidad y competencia, y finalmente insisten en el nacionalismo japonés, su capitalismo feudal, etc. Tomando lo mejor de los demás, la emulación japonesa haría del Japón "el mejor de los mundos posibles"; aviniéndose por el consenso, alcanzan la unidad en el propósito, la comunidad; no recogen utilidades sino que estimulan la reinvención para asegurar el futuro; los círculos de control de calidad, no son sino una modalidad del concepto administrativo de la autogestión, en fin, mejorar la calidad, más allá de la fábrica, constituye su peculiar concepto de la competencia.

A partir del nacimiento de CONACYT, en 1971, el Comité Consultivo de Normalización Básica, inicialmente órgano de enlace entre el Consejo y la Secretaría de Industria y Comercio, que conllevaba sus respectivas le-

yes en materia de normalización, ha devenido en peculiar CCC, medio el cual CONACYT ha venido aprendiendo a aportar la infraestructura científica y tecnológica a la normalización, y aún en general como servomecanismo del desarrollo por el que podría, de manera sistemática, fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país conforme a las necesidades de su desarrollo. Desde luego, el CCNB ideó una estructura apropiada para aportar a la normalización nacional infraestructura científica y tecnológica, lo que hacen hasta ahora unos 62 centros de investigación, a través de cuatro subcomités, estadística y control de calidad, metrología, ingeniería e investigación científica y tecnológica y educación y capacitación; asimismo, ha apoyado con diversas fórmulas (CONASUPO, INFO NAVIT, SEPANAL, Salud, etc.) sistemas de normalización y control de calidad; después, la capacitación en diferentes áreas y niveles de la normalización básica; ha apoyado igualmente diversos proyectos de metrología en áreas específicas; a la investigación, a partir de centros de capacitación que, al descubrir deficiencias e insuficiencias, orientan la investigación hacia la superación de las mismas; el propio programa nacional ciencia y tecnología, en su área de desarrollo y adaptación de tecnología, ha sido orientado conforme a la circularidad dialéctica de la medición; ha sido el promotor de la introducción de CCC en las actividades productivas (curtiduría y calzado, siderurgia y metal mecánica, productos pesqueros, miel de colmena, azúcar, etc.); el CCNB ha desarrollado totalmente, desde su concepción, planeación y proyección hasta su organización, selección de equipo, preparación del personal, etc., el Centro Nacional -

de Metrología; ha ideado diversas fórmulas de apoyo a los Comités Consultivos de Normalización y ahora integra todo esto de manera de conseguir todos los objetivos que la ley confiere a CONACYT. De instrumento de enlace el CCNB ha devenido eficaz mecanismo educativo, servomecanismo de adaptación y desarrollo. Aquellos proyectos han sido un reto de juego ensayo-errore que ha permitido la retroalimentación metro-paramétrica de la experiencia, su recuerdo analítico-normativo, así como el acuerdo a lo aprendido de las nuevas acciones directas, proyectos que cada vez permiten efectuar mejor el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica conforme a los requerimientos específicos del desarrollo. A mayor desarrollo, más esta depende de los avances de la ciencia y la tecnología. "Error actuado devoto", el CCNB, por la retroalimentación metro-paramétrica, la normalización o aprendizaje y el control o acuerdo de las nuevas acciones a lo aprendido, descubre el peculiar servomecanismo del desarrollo, el CCC que, conforme a los requerimientos específicos de nuestra propia comunidad, la teoría gubernativa y nuestra propia experiencia ha de efectuarse en cuatro niveles tal como se analiza en el Cuadro 1.

Resulta verdaderamente notable la coincidencia de la experiencia del CCNB de CONACYT, como lo muestra el Cuadro 2, con otras experiencias concurrentes. Aquí se muestra la coincidencia no solamente de la gran experiencia japonesa y la del CCNB de CONACYT, sino aún del concepto teórico de la autogestión, la normalización y de la misma educación.

CUADRO 1
APOYO AL CCC EN CUATRO NIVELES

Apoyo a:	Nivel			
	de base	técnico	científico	metroológico
1. CCNB	X	X	X	X
2. SnyCC			X	
3. Capacitación		X		
4. Metrología				X
5. Investigación	X			
6. PRONACYT			X	
7. ICCO	X			
8. CENAM				X
9. Comités			X	

CONCLUSION:

CCNB	ICCO, AI	Capacitación	PRONACYT SnyCC y ACC	CENAM, AM
------	----------	--------------	----------------------------	--------------

CCNB, Comité Consultivo de Normalización Básica
SnyCC, Sistema de Normalización y Control de Calidad
PRONACYT, Programa Nacional de Ciencia y Tecnología
ICCO, Introducción de Círculos de Control de Calidad
CENAM, Centro Nacional de Metrología.

CUADRO 2

VIA AL APRENDIZAJE AUTOGESTIONARIO (OCC)

Vía	Metrología (SC)	Normalización (SE)	Investigación (CONACYT)	Control (ST)
1. Educación	retroalimentación metro-paramétrica	aprendizaje	previsión	acuerdo a lo aprendido
2. Normalización	medición	formulación	superación	observancia
3. Sabiduría	ensayo-error	posibilidad		necesidad
4. Japón	competencia	consenso	futurismo	autogestión
5. Autogestión	conocer lo que es	contrastarlo con lo que ha sido	prever lo que podrá ser	influir sobre la marcha
6. C C N B	CENAM, AM; la medición es el proceso y el único proceso, por el que conocemos verdaderamente. Punto focal principal para asegurar la aplicación de la Cyt al desarrollo	capacitación aprendizaje formulación de normas, de la posibilidad	FRONACYT ASNyCC, AC tendencia natural de la producción; problemática planteada a la educación y la investigación; medida en la que están la curri- culum; plan nacional Cyt	IOCC, AI observancia de normas, necesidad.

En este trabajo analizamos uno a uno los cuatro niveles del servomecanismo, elementos que no son sino otros tantos niveles del peculiar círculo de control de calidad nacional por el que igualmente podríamos recuperar la fórmula natural del conocimiento, el aprendizaje autogestionario, mecanismo del desarrollo.

1. Nivel básico, trabajo (IOCC). - ¿Qué aprendizaje podrá efectuar, ni qué creatividad podrá aportar al desarrollo, un trabajo que no sabe si su producto alcanza o no los requerimientos de su destino, en un régimen de producción que se preocupa más bien por el máximo rendimiento del salario mínimo? Aprendizaje y creatividad son elementos de la naturaleza del hombre, integran el servomecanismo del desarrollo, y no hay otro mecanismo. Aprendizaje y creatividad tampoco pueden aislarse de las comunidades naturales en donde se desmenuven los individuos. El Círculo de Control de Calidad recupera aprendizaje y creatividad individuales y colectivos, reintegra el servomecanismo del desarrollo. El grupo natural, trabajadoras que realizan una misma tarea, conocen metro-paramétricamente la calidad de los productos de su trabajo, sus deficiencias e insuficiencias, la critican y autocritican y proponen y acuerdan acciones apropiadas para superarla. En el Japón, en donde participan ya en el tema más de diez millones de trabajadores, se hacen nueve sugerencias por trabajador al año, y la mayoría son aceptadas. En EU, en donde aún la participación en el sistema es muy reducida, solo hay en promedio una sugerencia por trabajador al año, y solo la tercera parte de esas sugerencias son aceptadas. El resultado es que el 6% de las ventas se re-

invierte en Japón para el mejoramiento del equipo e investigación y desarrollo, frente a 1% en EU lo que se traduce en un incremento de la productividad 7 veces mayor en Japón respecto a EU. En México podría intentarse la introducción de CCO dentro de la campaña de capacitación que la Ley ha conferido a la Secretaría del Trabajo conducir y observar por parte de los empresarios. Un centro de testificación, diseñado expresamente a partir de un cuadro maestro de normas, descubre rigurosamente las deficiencias e insuficiencias en la calidad de los productos, que los trabajadores pueden discutir críticamente y auto-críticamente, que los conduzca a proponer y acordar medidas de superación, incluidas acciones directas apropiadas, capacitación específica adicional y aún la remisión de problemas no resueltos a otros niveles. CONACYT ha probado ya con éxito esta modalidad en las industrias de la curtición y el calzado y, en menor proporción, en la siderurgia y metal-mecánica, azúcar, miel de abeja, etc. En esto radica nuestra peculiaridad, que en Japón no ha sido necesaria, dado su mayor desarrollo. De la evidencia ofrecida por la testificación, en sucesión aparecen medidas de superación por parte de los productores, requerimientos específicos de capacitación y hasta requerimientos de investigación, tareas en las que participa el propio centro de testificación que, eventualmente, pueda convertirse en centro de capacitación y de investigación y de asistencia tecnológica. Las inversiones necesarias que en el inicio puedan tener la modalidad del riesgo compartido, paulatinamente van siendo absorbidas por los empresarios y aún van surgiendo de la reinversión, el autofinanciamiento. La reunificación de trabajo y

aprendizaje, de creatividad y desarrollo científico y tecnológico, se manifiestan así desde la base, y hasta la autogestión muestra sus grandes posibilidades en tanto aprendizaje específico para el desarrollo.

2. Nivel técnico, educación (Capacitación). - La educación, formulación y observancia de normas, es la normalización básica por excelencia. Más bien qué medida la educación nacional es el fundamento de nuestra propia formulación y observancia de normas o, por el contrario, es deformación, alienación y quizás hasta alienación del trabajo? El subdesarrollo en última instancia no es sino incapacidad para la formulación y la observancia de normas, tanto aprendizaje, bajo estándares de vida. La normalización, el trabajo común de normalización, es puramente formal, aparente. Las normas nacionales, traducciones literales de extranjeras, no tienen ningún sentido, ninguna aplicación práctica, a pesar de las horas-hombre invertidas en ellas. No corresponden a una necesidad, a una demanda. No porque nuestra actividad productiva no tuviera necesidad de ellas, sino porque no tenemos conciencia de esa necesidad. En consecuencia el trabajo de normalización en este país debería tener una perspectiva eminentemente educativa. Otra perspectiva no tiene sentido aún. La información desprendida del nivel básico, y no solamente la relativa a los problemas que no encontraron solución en ese nivel, la experiencia toda del arco reflejo de las acciones directas del trabajo deberían ser recogidas, analizadas, normalizadas, registradas, recordadas, aprendidas. El acuerdo a este aprendizaje es lo que desarrollaría las acciones del arco reflejo en el nivel básico del trabajo. Sobre todo si ahora en este nivel técnico se efectúa una verdadera normalización educativa que permite

ra, además del aprendizaje, la evaluación, la certificación y eventualmente hasta el acreditamiento de la educación. La normalización educativa es una disciplina técnica y científica, incluso es ya un campo de la investigación. En EU existen hasta empresas privadas dedicadas a estas tareas. En CONACYT ya incursionamos alguna vez en este campo ¿la TV deformó la "idiosincrasia" del pueblo mexicano o es una medida de su propia imagen? En general, ¿la educación en México no es sino el juego sadomasoquista propio del subdesarrollo, de la superexplotación? Claro está que en México la información estadística indispensable para la investigación correspondiente es aún insuficiente. Pero la concurrencia de factores puede reducir las dificultades e insuficiencias. La concurrencia de Comercio y CONACYT con Educación y Trabajo en un CCC singular podrá encaminarse a la solución. Comercio en cuanto búsqueda de la racionalización de la concurrencia de los productos del trabajo al mercado, a la racionalización de la equivalencia del trabajo presente en su intercambio, racionalización que pondrá en evidencia desequilibrios en esa equivalencia, desequilibrios que son otros tantos parámetros de las deficiencias e insuficiencias de la calidad de la producción, vale decir, parámetros del desarrollo. CONACYT, en cuanto a fortalecer la infraestructura científica y tecnológica conforme a los requerimientos de la recuperación del equilibrio y el desarrollo. Traducir esas deficiencias e insuficiencias que tienen los productos para alcanzar las exigencias de los usuarios, los desequilibrios en la equivalencia del trabajo, los requerimientos del desarrollo, traducir los parámetros de calidad en parámetros del proceso edu-

cativo, es la esencia de la normalización educativa. Normalizar, definir rigurosamente, la multitud de oficios que se practican en nuestro país, y hacerlo a partir del conocimiento riguroso de nuestro propio trabajo, de la información continua y sistemática del arco reflejo de la acción - directa del trabajo en la producción, y en confrontación con la experiencia recabada de la concurrencia de los productos del trabajo al mercado. Instrumentos como la Clasificación Internacional Uniforme de las Industrias, formulada por la ONU, y la Clasificación Internacional Uniforme de las Ocupaciones, formulada por la OIT, habrán de ser de gran utilidad. Aunque indudablemente, tal y como ocurre en Japón, dentro de las propias empresas podrá hacerse la revisión de problemas no resueltos en el nivel de base, dando lugar a nuevos niveles; y aunque también aquí, como en EU, eventualmente podrán desarrollarse iniciativas particulares para intentar la normalización educativa, en nuestro caso la atención de este problema en la Secretaría de Educación resulta mucho más idónea.

3. Nivel científico (PRONACYT). - A mayor desarrollo, más este depende de los avances de la ciencia y la tecnología. ¿En qué medida participa la ciencia y la tecnología en el desarrollo? Cualquiera que sea esa medida, en México la incidencia de la CyT en el desarrollo ocurre todavía por excepción. Es otra manifestación de nuestro subdesarrollo, nuestro lento aprendizaje, nuestra falta de conciencia: aún no alcanzamos la edad de la razón. El CCNB condujo el trabajo para la formulación del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología en el área de desarrollo y adaptación de tecnología. Lo hizo con la filosofía de la normalización bá-

alca: encuentro entre las comunidades productiva, de una parte, y la científica y técnica, de otra; el Programa sería el óptimo acuerdo que entre ellas pudiera establecerse. División en ramas industriales a fin de facilitar, en tanto estación especializada, el abordamiento del problema; identificación de la tendencia objetiva del desarrollo en cada rama industrial; problemática que plantea esa tendencia objetiva de la producción a la investigación; medida en la que ésta cubre esa problemática; evaluación de proyectos, propuestas e iniciativas conforme a este marco de referencia. En que medida las partes concurrentes están dispuestas a intervenir, que recursos están disponibles, que recursos adicionales son necesarios. La proyección desde aquí hacia la estación de los diferentes sistemas de normalización y control de calidad, incluidos los Comités Consultivos de Normalización, hace de estos mecanismos idóneos de la programación y observancia. Igualmente este es el mecanismo apropiado del funcionamiento sistemático de la programación indicativa permanente de CONACYT, programación indicativa permanente a incidir en el CCC nacional recogiendo la información de los otros niveles y aportando su propia proyección. Más aún aquí se racionaliza el concepto de financiamiento como retroalimentación. Esta ha de hacerse conforme a las deficiencias e insuficiencias de la calidad, de la medida en la que la producción alcanza las exigencias de su destino. Hacia allí ha de dirigirse la investigación científica y tecnológica, el fortalecimiento de la capacidad, incluida la formación de recursos humanos, hacia allí ha de orientarse mediante el financiamiento. Aquí está la esencia del CCC en su tercer nivel.

4. Nivel metroológico, comercio (CENAM). - La medición es el proceso, y el único proceso por el que conocemos verdaderamente, el punto focal principal para asegurar la aplicación de la ciencia y la tecnología al progreso, al desarrollo de la producción para que alcance los requerimientos de su destino, para asegurar la equivalencia del trabajo, en fin, la medición es indispensable en la ciencia, la tecnología y la producción, es la esencia del proceso de racionalización. ¿Cuál es el estado actual de la metrología en México? Menos que incipiente, prácticamente nulo, lo que equivale a decir que en México o no se mide, o se mide mal, lo que a su vez significa no solamente que no sabemos en que medida la producción alcanza las exigencias de las necesidades que pretendería cubrir, sino incluso que en esta país no nos acercamos aún al "conocimiento racional y exacto del universo físico y de la vida social" como es la más cara aspiración revolucionaria desde el inicio de su última etapa. Y esta es la tarea de Comercio; racionalizar la concurrencia de los productos del trabajo al mercado, asegurar la equivalencia del intercambio. En los países hoy industrializados, esto se hizo espontáneamente. La libre empresa, la libre concurrencia, la ley de la oferta y la demanda, todo ello en singular servomecanismo natural aseguraron la equivalencia en el intercambio, su racionalización. La escasez de producción hace imposible la libre concurrencia, en los países en vías de industrialización, el imperialismo nullifica la libre empresa, la ley de la oferta y la demanda no funciona. Nuestro proyecto de racionalización por el CCC en su cuarto nivel propone la econométrica de Leontiev como inicio de una metrología que vaya desde la

racionalización de la concurrencia de los productos del trabajo al mercado, hasta la metrología más fundamental. En cuanto se inicia rigurosamente en esa concurrencia, por retroalimentaciones sucesivas se llegará hasta el fundamento. En cambio mientras no se parta de la necesidad primaria, jamás se descenderá a la base, a no ser por un "hobby" como hasta hoy se practica en México la ciencia y la tecnología. La econométrica de Leontiev examina el proceso de entrega de cada rama industrial a todas las demás, e igualmente el insumo de cada una, a partir de las demás. Este expediente permite advertir la medida en la que cada rama cubre las necesidades de las demás y viceversa, la medida en la que las demás cubren la necesidad de cada una:

$$X_k - \sum_{i=1}^n X_{ik} = 0$$

$$X_{i1} - \sum_{k=1}^n X_{ik} P_k = 0$$

Programación Lineal, Investigación de Operaciones, Computación permiten manejar la singular matriz $n \times n$, denominada por Leontiev mismo, = Matriz Insumo-Producto, para identificar rigurosamente deficiencias e insuficiencias que desaten la cadena metroológica hasta sus fundamentos para asegurar la racionalización. Ya hemos concebido, proyectado, planeado, diseñado, organizado, dispuesto al personal, etc., del Centro Nacional de Metrología. Necesitábamos aún concebir la fórmula que superara la anómala situación de falta de expresión del requerimiento objetivo indispensable de nuestro país. Esta es la esencia del CCC en su cuarto nivel.

El círculo de control de calidad nacional como mecanismo del aprendizaje y el desarrollo requiere así de manera indispensable de estos cuatro niveles: partiendo de la racionalización de la concurrencia de los productos del trabajo al mercado, racionalización que se logre por la econométrica y la metrología en todos los demás órdenes, metrología que descubre niveles y define deficiencias e insuficiencias en el trabajo y en la capacidad productiva, es el elemento indispensable para asegurar transmitir deficiencias e insuficiencias en normas educativas que tan solo requieren de una clasificación sistemática de industrias y ocupaciones y su traducción en valores psicológicos, de comportamiento y aprendizaje; e igualmente esas deficiencias e insuficiencias permiten la orientación del fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas; y en fin todo esto es el marco de referencia fundamental para que la autoridad correspondiente pueda introducir sistemáticamente el círculo de control de calidad en la actividad productiva. La participación de la producción de manera especializada, agricultura, ganadería, minería, industrias de transformación, transportes, obras públicas, comunicaciones, alimentación, salud, etc. es un asunto que por supuesto ha de participar también de manera directa pero circunstancialmente y conforme a la producción específica en cada caso. La concurrencia de Trabajo, Educación, CONACYT y Comercio en el Círculo de Control de calidad Nacional puede disponerse mediante un convenio entre las cuatro instituciones.

6/IV/81
MMG'imm





**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

CARTAS DE CONTROL
+ CALCULO DE LIMITES +
+ EJEMPLOS +

M. EN I. CARLOS J. MENDOZA ESCOBEDO

NOVIEMBRE, 1982

TABLA D. FACTORES PARA DETERMINAR LOS LÍMITES DE CONTROL DE 3 SIGMA PARA GRÁFICAS DE \bar{X} Y s A PARTIR DE s

Número de observaciones en el subgrupo n	Factor para la gráfica \bar{X} A_1	Factores para la gráfica s	
		Límite inferior de control B_1	Límite superior de control B_2
3	2.76	0	2.27
4	2.26	0	2.27
5	1.88	0	2.27
6	1.60	0	2.00
7	1.41	0.02	1.97
8	1.28	0.13	1.88
9	1.17	0.19	1.81
10	1.09	0.24	1.76
11	1.03	0.28	1.73
12	0.97	0.33	1.68
13	0.93	0.35	1.65
14	0.89	0.36	1.63
15	0.85	0.41	1.59
16	0.82	0.43	1.57
18	0.78	0.45	1.55
17	0.76	0.47	1.53
18	0.74	0.48	1.52
19	0.72	0.50	1.50
20	0.70	0.51	1.48
21	0.68	0.52	1.46
22	0.66	0.53	1.47
23	0.65	0.54	1.46
24	0.63	0.55	1.45
25	0.62	0.56	1.44
30	0.58	0.60	1.40
35	0.55	0.63	1.37
40	0.53	0.64	1.34
45	0.51	0.65	1.33
50	0.49	0.70	1.30
55	0.47	0.71	1.29
60	0.46	0.72	1.28
65	0.45	0.73	1.27
70	0.44	0.74	1.26
75	0.43	0.75	1.25
80	0.42	0.76	1.24
85	0.41	0.77	1.23
90	0.40	0.77	1.23
95	0.39	0.78	1.22
100	0.38	0.79	1.21

Límite superior de control para $\bar{X} = USC_{\bar{X}} = \bar{X} + A_1 s$

Límite inferior de control para $\bar{X} = LIC_{\bar{X}} = \bar{X} - A_1 s$

(Si se usa un valor estimado o estándar $\hat{\sigma}$ en lugar de s como línea central de la gráfica de control, \bar{X} deberá ser revisado por $\hat{\sigma}$ en los términos precedentes.)

Límite superior de control para $s = USC_s = B_2 s$

Límite inferior de control para $s = LIC_s = B_1 s$

Todos los factores en la Tabla D están basados en la distribución normal.

TABLA B. FACTORES PARA ESTIMAR σ^2 A PARTIR DE R O σ

Número de observaciones en el subgrupo	Factor para estimar σ^2 a partir de \bar{R}	Factor para estimar σ^2 a partir de \bar{R}
	$k = R/\sigma^2$	$k = R/\sigma$
2	1.130	0.5041
3	1.090	0.7226
4	1.060	0.7979
5	1.035	0.8487
6	1.014	0.8885
7	1.000	0.9202
8	0.987	0.9457
9	0.976	0.9659
10	0.967	0.9817
11	0.959	0.9939
12	0.952	0.9999
13	0.946	0.9999
14	0.941	0.9999
15	0.937	0.9999
16	0.933	0.9999
17	0.930	0.9999
18	0.927	0.9999
19	0.925	0.9999
20	0.923	0.9999
21	0.921	0.9999
22	0.919	0.9999
23	0.918	0.9999
24	0.917	0.9999
25	0.916	0.9999
30	0.913	0.9999
35	0.911	0.9999
40	0.910	0.9999
45	0.909	0.9999
50	0.908	0.9999
55	0.907	0.9999
60	0.906	0.9999
65	0.905	0.9999
70	0.904	0.9999
75	0.903	0.9999
80	0.902	0.9999
85	0.901	0.9999
90	0.900	0.9999
95	0.899	0.9999
100	0.898	0.9999
105	0.897	0.9999
110	0.896	0.9999

Estimación de $\sigma^2 = R/d$, o bien d/σ .
 Estos factores suponen muestreo de un universo normal.

TABLA E. FACTORES PARA DETERMINAR LÍMITES DE CONTROL DE 3 SIGMA PARA GRÁFICAS \bar{X} , R Y s A PARTIR DE \bar{X}

Número de observaciones en el subgrupo	Factor para la gráfica \bar{X}	Factores para la gráfica R		Factores para la gráfica s	
		Límite inferior de control D_1	Límite superior de control D_2	Límite inferior de control A_1	Límite superior de control A_2
2	0.18	0	0.00	0	1.04
3	1.73	0	1.33	0	1.00
4	1.20	0	0.76	0	1.01
5	1.34	0	0.00	0	1.00
6	1.23	0	0.00	0.00	1.01
7	1.12	0.00	0.00	0.10	1.02
8	1.06	0.00	0.31	0.17	1.04
9	1.00	0.00	0.30	0.22	1.01
10	0.93	0.00	0.00	0.26	1.00
11	0.90	0.00	0.00	0.26	1.01
12	0.87	0.00	0.00	0.23	1.04
13	0.83	1.00	0.00	0.20	1.00
14	0.80	1.10	0.00	0.18	1.01
15	0.77	1.31	0.00	0.17	1.00
16	0.73	1.20	0.00	0.15	1.01
17	0.72	1.30	0.00	0.14	1.02
18	0.71	1.42	0.00	0.13	1.01
19	0.68	1.48	0.00	0.12	1.01
20	0.67	1.53	0.00	0.11	1.01
21	0.65			0.10	1.01
22	0.64			0.10	1.01
23	0.63			0.10	1.01
24	0.61			0.10	1.01
25	0.60			0.10	1.01
30	0.55			0.10	1.01
35	0.51			0.10	1.01
40	0.47			0.10	1.01
45	0.45			0.10	1.01
50	0.42			0.10	1.01
55	0.40			0.10	1.01
60	0.38			0.10	1.01
65	0.37			0.10	1.01
70	0.36			0.10	1.01
75	0.35			0.10	1.01
80	0.34			0.10	1.01
85	0.33			0.10	1.01
90	0.32			0.10	1.01
95	0.31			0.10	1.01
100	0.30			0.10	1.01

$$\begin{aligned} LSC\bar{X} &= \bar{X} + A_2\bar{s} \\ LCL\bar{X} &= \bar{X} - A_2\bar{s} \end{aligned}$$

(Si se usa el promedio real en lugar del promedio estándar o estimado, \bar{X} deberá ser sustituido por \bar{X} en las fórmulas precedentes.)

Línea superior	LSC	$\bar{X} + A_2\bar{s}$
Línea inferior	LCL	$\bar{X} - A_2\bar{s}$
Línea central	\bar{X}	\bar{X}
Límite superior	D_2	$D_2\bar{s}$
Límite inferior	D_1	$D_1\bar{s}$

TABLA I

Número de observaciones en la muestra n	Carta para promedios			Carta para desviaciones estándar						Carta para rangos						Carta \bar{X}	
	Factores para límites de control			Factores para línea central		Factores para límites de control				Factores para línea central		Factores para límites de control				Factor para límites de control	
	A	A_1	A_2	c_4	$1/c_4$	B_1	B_2	B_3	B_4	d_1	$1/d_1$	D_1	D_2	D_3	D_4	E_2	
2....	3.121	3.760	1.000	0.5612	1.7725	0	1.015	0	3.267	1.128	0.8865	0.853	0	3.000	0	3.267	3.660
3....	1.717	2.991	1.023	0.7240	1.3810	0	1.858	0	2.568	1.691	0.5917	0.857	0	4.358	0	2.575	1.732
4....	1.541	1.880	0.729	0.7979	1.2513	0	1.905	0	2.266	2.059	0.4857	0.860	0	4.078	0	2.282	1.457
5....	1.312	1.596	0.577	0.8107	1.1771	0	1.756	0	2.009	2.326	0.4297	0.861	0	4.918	0	2.115	1.270
6....	1.225	1.410	0.483	0.8686	1.1512	0.026	1.711	0.040	1.970	2.531	0.3916	0.815	0	5.078	0	2.011	1.114
7....	1.131	1.277	0.419	0.9352	1.1259	0.105	1.672	0.118	1.852	2.701	0.3698	0.813	0.205	5.203	0.036	1.921	1.009
8....	1.061	1.175	0.373	0.9827	1.1078	0.167	1.633	0.185	1.815	2.817	0.3512	0.820	0.347	5.307	0.136	1.861	1.054
9....	1.000	1.091	0.347	0.9139	1.0912	0.219	1.609	0.239	1.761	2.970	0.3367	0.819	0.516	5.391	0.181	1.816	1.010
10....	0.949	1.023	0.308	0.9227	1.0737	0.262	1.581	0.281	1.716	3.078	0.3249	0.797	0.687	5.469	0.223	1.777	0.975
11....	0.905	0.973	0.285	0.9309	1.0733	0.299	1.561	0.321	1.679	3.173	0.3152	0.787	0.812	5.534	0.256	1.744	0.946
12....	0.866	0.923	0.266	0.9357	1.0691	0.331	1.541	0.353	1.646	3.258	0.3067	0.778	0.911	5.592	0.284	1.716	0.921
13....	0.832	0.881	0.249	0.9410	1.0627	0.359	1.523	0.382	1.618	3.336	0.2998	0.770	1.026	5.646	0.305	1.692	0.899
14....	0.802	0.848	0.235	0.9453	1.0579	0.381	1.507	0.406	1.594	3.407	0.2935	0.762	1.121	5.693	0.329	1.671	0.881
15....	0.775	0.816	0.223	0.9490	1.0537	0.406	1.492	0.428	1.572	3.472	0.2881	0.755	1.207	5.737	0.349	1.652	0.864
16....	0.750	0.788	0.212	0.9523	1.0501	0.427	1.478	0.448	1.552	3.532	0.2831	0.749	1.285	5.779	0.361	1.636	0.849
17....	0.728	0.762	0.203	0.9551	1.0470	0.443	1.463	0.466	1.531	3.588	0.2787	0.743	1.359	5.817	0.370	1.621	0.836
18....	0.707	0.738	0.194	0.9576	1.0442	0.461	1.454	0.482	1.518	3.640	0.2747	0.738	1.426	5.854	0.372	1.608	0.824
19....	0.688	0.717	0.187	0.9599	1.0418	0.477	1.443	0.497	1.503	3.689	0.2711	0.733	1.490	5.893	0.401	1.596	0.813
20....	0.671	0.697	0.180	0.9619	1.0396	0.491	1.433	0.510	1.490	3.735	0.2677	0.729	1.548	5.922	0.414	1.586	0.803
21....	0.655	0.679	0.173	0.9638	1.0376	0.501	1.424	0.523	1.477	3.778	0.2647	0.724	1.606	5.950	0.425	1.575	0.794
22....	0.640	0.662	0.167	0.9655	1.0358	0.516	1.415	0.534	1.466	3.819	0.2618	0.720	1.659	5.979	0.434	1.566	0.785
23....	0.626	0.647	0.162	0.9670	1.0342	0.527	1.407	0.545	1.455	3.858	0.2592	0.716	1.710	6.006	0.443	1.557	0.778
24....	0.612	0.632	0.157	0.9684	1.0327	0.538	1.399	0.555	1.445	3.895	0.2567	0.712	1.759	6.031	0.452	1.548	0.770
25....	0.600	0.619	0.153	0.9696	1.0313	0.548	1.392	0.565	1.435	3.931	0.2544	0.709	1.804	6.058	0.459	1.541	0.763
Más de 25....	$\frac{3}{\sqrt{n}}$	$\frac{3}{\sqrt{n}}$	•	•	•	•	$\frac{3}{d_2}$

$\sigma = \frac{3}{\sqrt{d_2}}$

$\sigma = 1 + \frac{3}{\sqrt{d_2}}$

TABLA II

Número mínimo m de muestras de tamaño n requerido para elaborar una carta \bar{X} con una confianza de 98% cuando se emplean los rangos.

n	m
2	15
3	9
4	7
5	6
6	5
7	5
8	4
9	4
10	4
12	4
14	4
16	3
18	3
20	3

TABLA III

Número mínimo m de muestras de tamaño n , requerido para elaborar una carta \bar{X} con una confianza de 98%, cuando se emplean las desviaciones estándar.

n	m
2	16
3	9
4	7
5	6
6	5
7	5
8	4
9	4
10	4
12	4
14	3
16	3
18	3
20	3

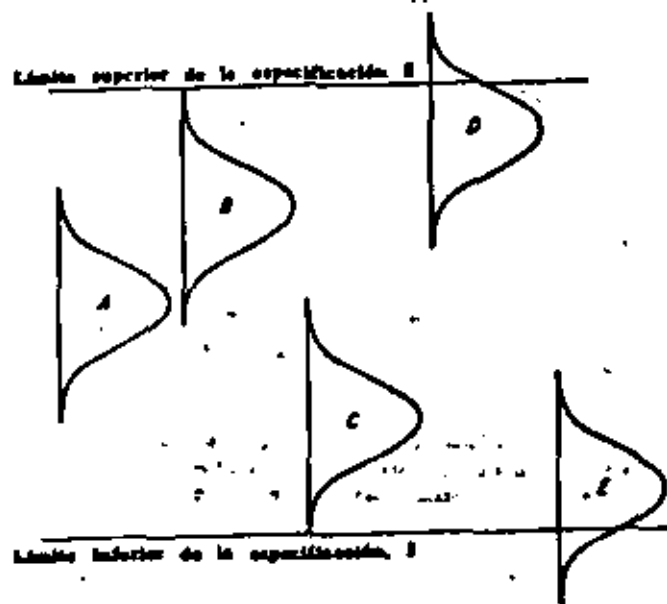


FIG. 6-1. Algunos casos en que la dispersión de un proceso es menor que la diferencia entre los límites de la especificación

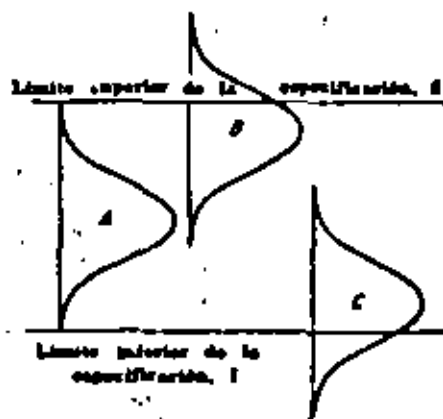


FIG. 6-2. Algunos casos en que la dispersión de un proceso es aproximadamente igual a la diferencia entre los límites de la especificación

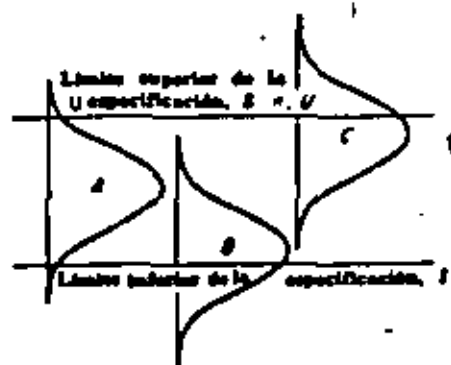


FIG. 6-3. Algunos casos en que la dispersión de un proceso es mayor a la diferencia entre los límites de la especificación

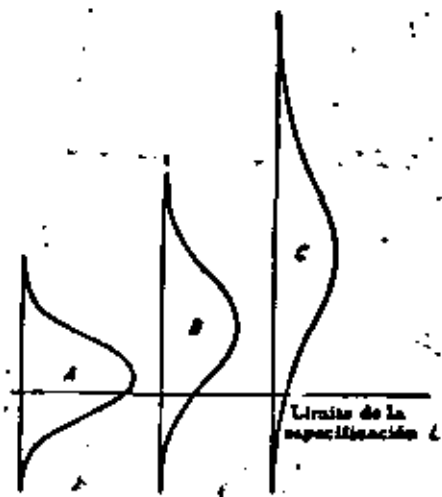
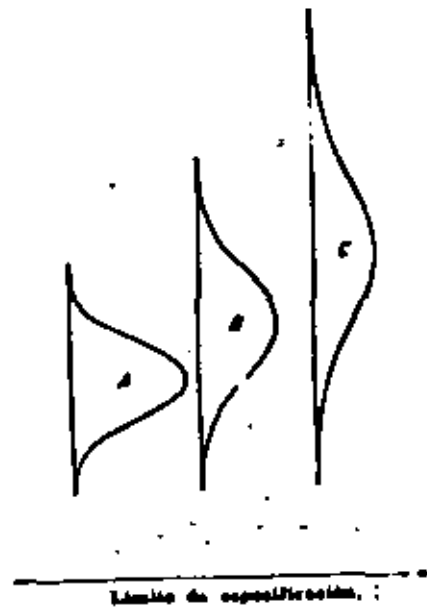


FIG. 6-6. Algunos casos en que el valor bajo de la distribución del proceso se encuentra abajo del mínimo de la especificación



... el valor bajo de la distribución del proceso se encuentra abajo del mínimo de la especificación



Fig. 4-4. Gráficas de control \bar{X} para 100 subgrupos de tamaño constante de la urna normal de Shewhart

Tabla 4-4. Comparación de estimaciones de la desviación estándar del universo σ , basadas en tamaños de subgrupo de 2, 4 y 8

(Valor conocido de $\sigma = 8.96$)

Est. promedio	Estimaciones de σ Tamaño de subgrupo nivel 2.5		Estimaciones de σ Tamaño de subgrupo nivel 4		Estimaciones de σ Tamaño de subgrupo nivel 8	
	A partir de 2	A partir de 4	A partir de 2	A partir de 4	A partir de 2	A partir de 4
	1-80	9.62	9.62	9.94	9.97	9.24
81-160	10.75	10.75	10.51	10.94	10.50	10.98
161-240	9.73	9.73	10.51	10.45	9.76	9.88
241-320	8.86	8.86	8.89	9.00	8.83	9.03
321-400	11.58	11.58	11.56	11.45	11.98	12.17
1-400	9.93	9.93	10.08	10.12	10.07	10.13

Tabla 4-5. Distribución de frecuencias relativas de las desviaciones estándar de las muestras de 2, 4 y 8, a partir de 600 extracciones de la urna normal de Shewhart

(Todas las frecuencias están expresadas como porcentajes del total)

Intervalo de las estad.	Valores de σ			
	n = 2	n = 4	n = 8	n = 8
18.95-21.05	1.0			
17.85-19.95	0.5			
15.95-17.95	1.0	2	2	2
13.95-15.95	2.8	1	4	4
11.95-13.95	4.8	0	0	0
9.95-11.95	8.8	16	23	23
7.95-9.95	12.5	18	20	20
5.95-7.95	16.0	23	26	26
3.95-5.95	15.1	17	18	18
1.95-3.95	20.8	6		
0.00-1.95	20.8			

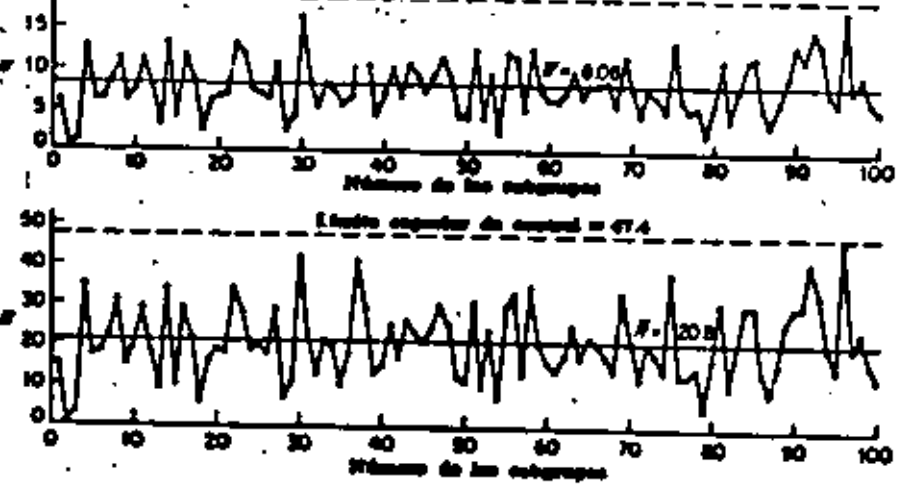


Fig. 4-5. Gráficas de control para desviaciones estándar y amplitud-extremos de la urna normal de Shewhart

Tabla 4-6. Distribución de la R esperada sobre el promedio de diferentes números de subgrupos de 5 de un universo normal

Número de subgrupos de 5	R
1	2.474
2	2.606
3	2.379
4	2.356
5	2.353
6	2.368
7	2.373
8	2.378
9	2.384
10	2.388

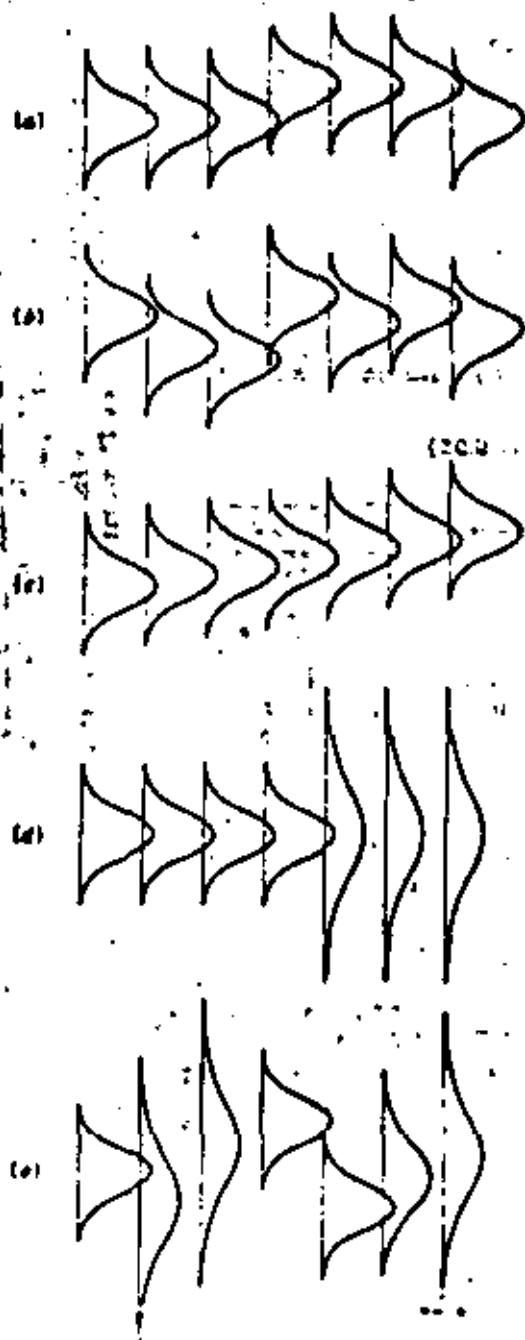


FIG. 5-1. Sistemas de causas causales (representados aquí por curvas de frecuencias) que pueden cambiar en formas diferentes: (a) cambio sostenido en el promedio del universo con dispersión constante; (b) cambios irregulares en el promedio del universo con dispersión constante; (c) tendencia estable en el promedio del universo con dispersión constante; (d) cambio en la dispersión del universo sin cambio en el promedio; y (e) cambios irregulares tanto en el promedio como en la dispersión.

TABLA 2-1. MEDICIONES DEL DIAMETRO DE PASO DE LOS HILOS DE UN ACCESORIO DE AEROPLANO

(Los valores están expresados en unidades de 0.0001 μ g en exceso a 0.4000 μ g. La dimensión está especificada a $0.4037 \pm 0.0013 \mu$ g)

Número de la muestra	Medición de cada uno de cinco elementos por hora					Promedio \bar{X}	Amplitud R
1	38	35	34	33	33	34.6	4
2	31	31	34	33	30	31.8	4
3	30	30	33	30	32	30.8	3
4	32	33	33	32	34	33.0	2
5	32	34	37	37	35	35.0	5
6	33	32	31	33	32	32.2	2
7	33	33	36	32	31	33.0	5
8	33	33	36	35	36	33.6	13
9	43	36	35	34	31	33.8	18
10	36	35	39	41	41	37.4	5
11	34	38	35	34	33	33.8	4
12	36	38	39	39	40	38.4	4
13	38	40	35	36	33	34.0	14
14	36	35	37	34	33	35.0	4
15	30	37	33	34	35	33.8	7
16	28	31	30	33	32	31.8	5
17	33	30	34	33	35	33.0	5
18	27	28	30	37	30	28.2	8
19	35	36	30	37	33	31.8	9
20	33	35	35	36	36	35.8	6
Totales.....						671.0	124

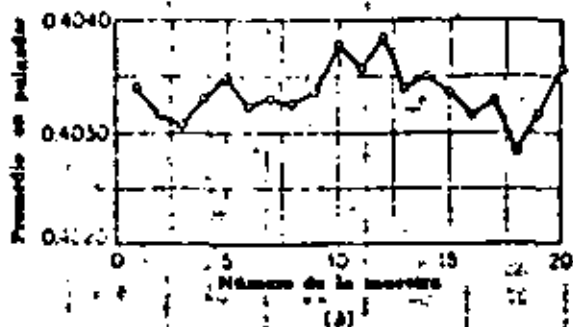
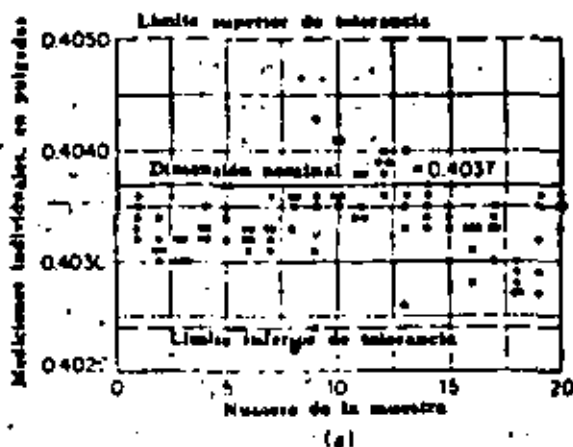


FIG. 2-1. Diámetro de paso de los hilos de accesorios del sistema hidráulico de un aeroplano. (a) mediciones individuales; (b) promedios de muestras de cinco unidades

ALGUNAS APLICACIONES REPRESENTATIVAS

37

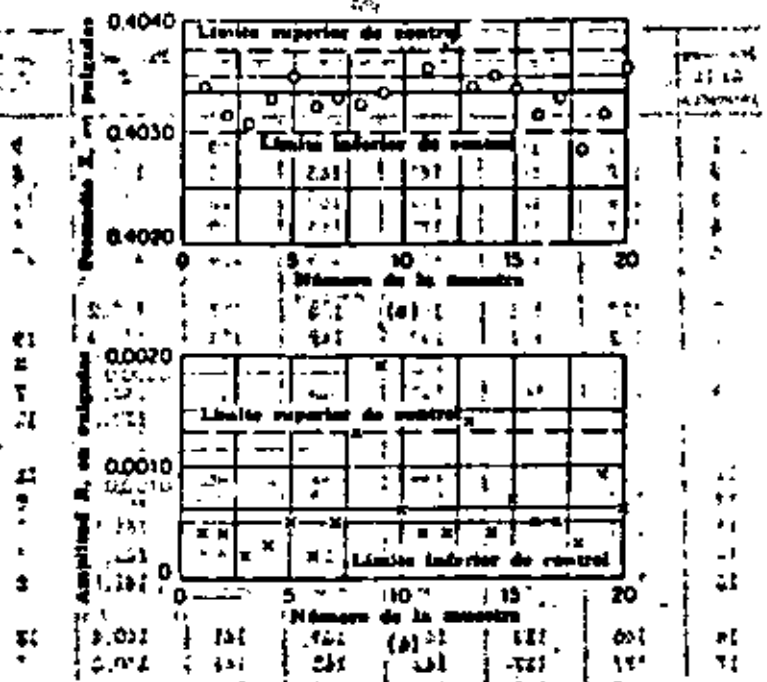


FIG. 2-2. Diámetro de paso de los hilos de un accesorio para el sistema hidráulico de un aeroplano: (a) gráfica de control para promedios (\bar{X}); (b) gráfica de control para amplitudes (R)

TABLA 2-3. MEDICIONES DE LA DISTANCIA ENTRE LA PARTE TRASERA DE LA PERILLA DE REOSTATO Y EL LADO MAS LEJANO DEL ORIFICIO PARA LA CLAVIJA

(Los valores están expresados en unidades de 0.001 plg. La dimensión especificada es 0.140 ± 0.003 plg)

Número de la muestra	Medición de cada una de cinco unidades					Promedio \bar{x}	Amplitud R
	por hora						
1	140	143	137	134	135	137.8	9
2	133	143	143	145	146	143.0	8
3	139	133	147	148	139	141.2	15
4	143	141	137	139	140	139.8	6
5	143	143	146	135	136	140.0	10
6	136	144	143	139	137	139.3	8
7	143	147	137	143	135	141.2	10
8	143	137	145	137	139	140.0	8
9	141	143	147	149	140	143.0	7
10	143	137	145	149	132	139.3	17
11	137	147	143	137	135	139.6	10
12	137	146	143	142	140	141.4	9
13	143	143	139	141	143	141.9	8
14	137	143	144	137	140	140.0	8
15	144	143	143	136	144	141.0	9
16	140	133	144	145	141	140.4	12
17	137	137	143	143	141	140.0	6
18	137	143	143	145	143	141.8	8
19	143	143	145	149	135	140.4	8
20	136	143	140	139	137	139.8	6
21	143	144	140	139	143	141.4	6
22	139	146	143	140	139	141.4	7
23	140	145	143	139	137	140.6	8
24	134	147	145	141	143	141.4	13
25	138	149	141	137	141	140.4	8
26	140	145	149	144	139	143.0	7
27	143	143	137	139	140	141.0	5
Totales						3 797.4	223

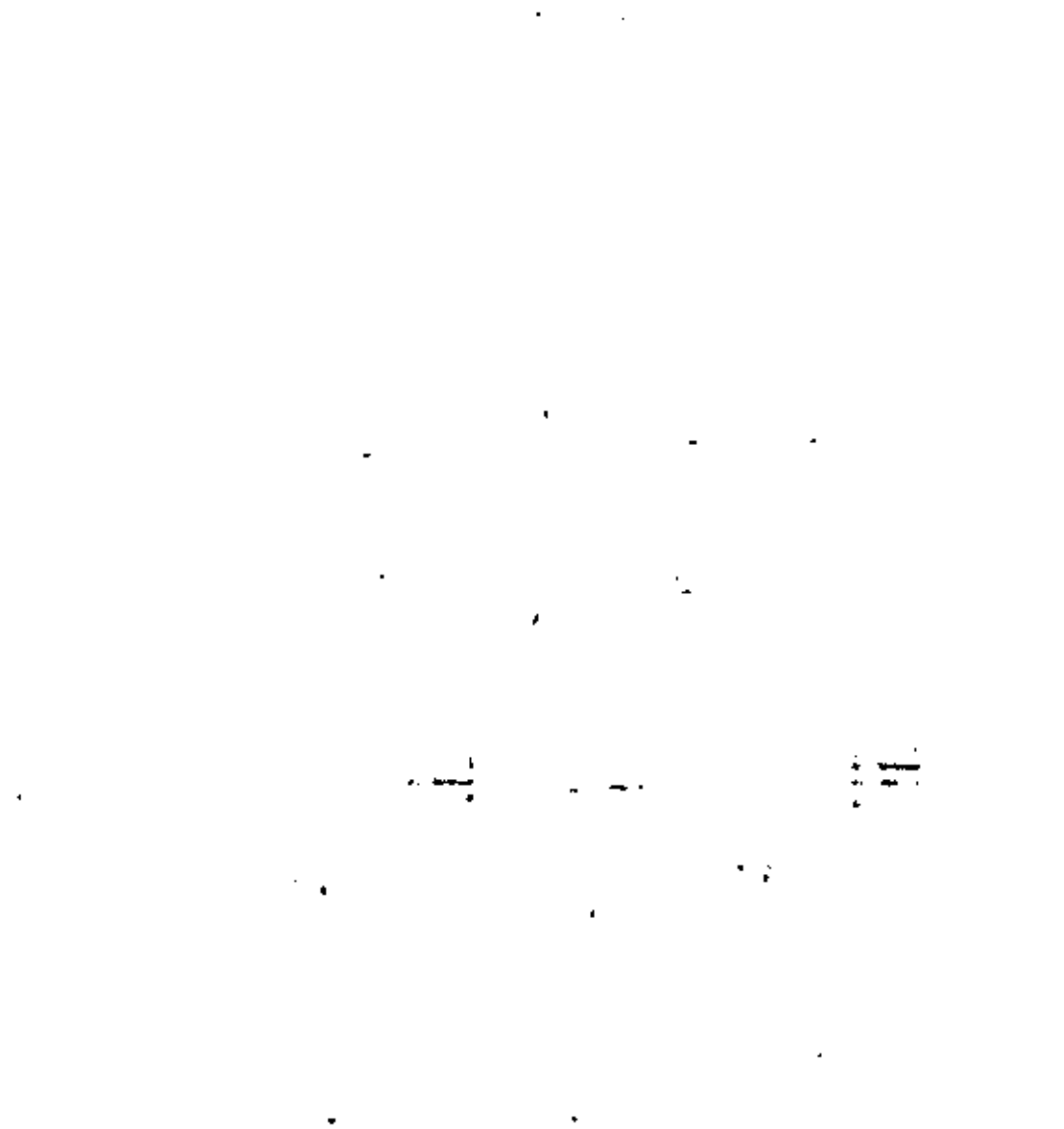


Tabla 4-3. FRECUENCIAS RELATIVAS DE LOS VALORES DE \bar{X} EN LAS MUESTRAS DE DIFERENTES TAMAÑOS A PARTIR DE 400 EXTRACCIONES DE LA URNA NORMAL DE SHEWHART
 Todas las frecuencias expresadas como porcentajes del total

Límites de los valores	Dist. de las urnas	$n = 2$	$n = 4$	$n = 8$	$n = 16$	$n = 40$	$n = 80$	$n = 400$
		0.0						
0.2								
0.4	1.0							
0.6	0.8							
0.8	3.0							
1.0	3.0	8						
1.2	9.0	2						
1.4	11.8	11						
1.6	17.0	21						
1.8	18.8	23	22					
2.0	12.0	21	26	28	28	28	28	
2.2	11.0	16	4					
2.4	8.0	8	4					
2.6	6.0	2.0						
2.8	3.0	0.8						
3.0	2.4	2.0						
3.2	1.2	1.0						
3.4	0.8							
3.6	0.3							
3.8	0.3							

Fig. 4-2. La distribución de los valores \bar{X} de 1 000 muestras de cuatro cartas una, extraídas de la urna normal de Shewhart, se acerca mucho a la curva normal. (Reproducida, bajo permiso, de "Economic Control of Quality of Manufacturing Product" por W. A. Shewhart, publicado por D. Van Nostrand Company, Inc.)

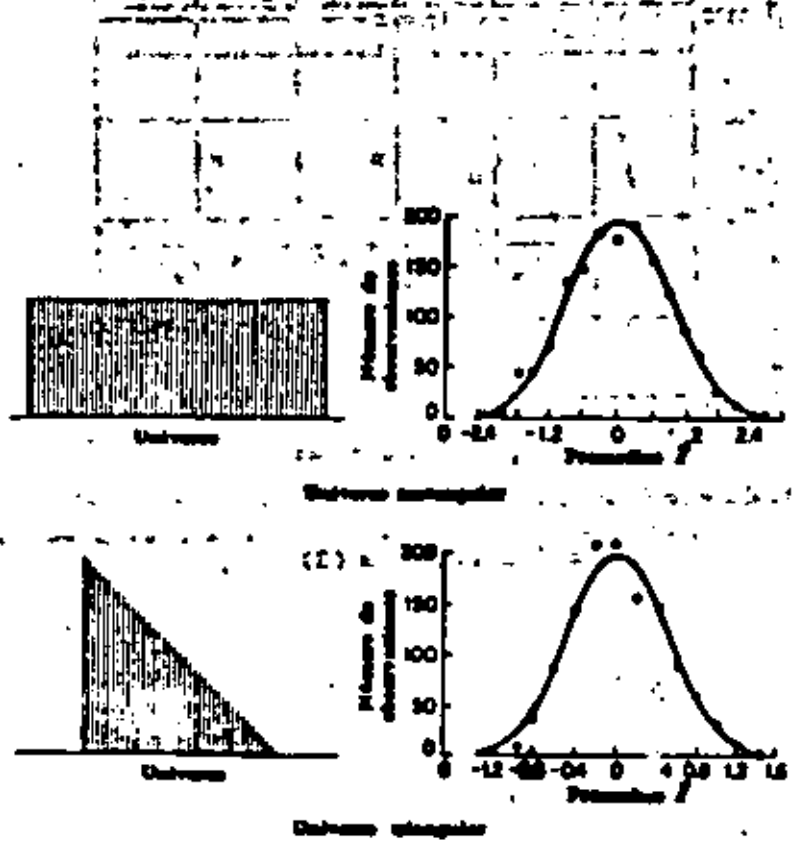
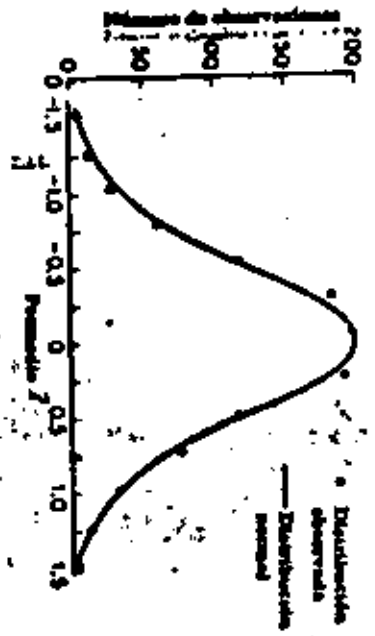


Fig. 4-3. Aun a partir de distribuciones rectangulares y triangulares, la distribución de los valores \bar{X} de las muestras de cuatro es, aproximadamente, normal. (Reproducida, bajo permiso, de "Economic Control of Quality of Manufacturing Product" por W. A. Shewhart, publicado por D. Van Nostrand Company, Inc.)

TABLA C. FACTORES PARA DETERMINAR LOS LÍMITES DE CONTROL DE 2 SIGMA A PARTIR DE \bar{X} PARA GRÁFICAS \bar{X} Y R

Número de observaciones en el subgrupo n	Factor para la gráfica \bar{X} A_2	Factores para la gráfica R	
		Límite inferior de control D_3	Límite superior de control D_4
3	1.02	0	2.57
4	1.02	0	2.57
5	0.73	0	2.28
6	0.58	0	2.11
7	0.43	0	2.00
8	0.43	0.08	1.93
9	0.37	0.14	1.90
10	0.34	0.18	1.83
11	0.31	0.22	1.78
12	0.29	0.26	1.74
13	0.27	0.28	1.72
14	0.25	0.31	1.69
15	0.24	0.33	1.67
16	0.22	0.35	1.65
17	0.21	0.36	1.64
18	0.20	0.38	1.63
19	0.19	0.39	1.61
20	0.19	0.40	1.60
25	0.18	0.41	1.59

Límite superior de control para $\bar{X} = USC_{\bar{X}} = \bar{X} + A_2\bar{R}$

Límite inferior de control para $\bar{X} = LIC_{\bar{X}} = \bar{X} - A_2\bar{R}$

(Si se usa un valor limitado o estándar de \bar{X} en lugar de \bar{X} como línea central de la gráfica de control, \bar{X} deberá ser sustituido por \bar{X} en las fórmulas precedentes.)

Límite superior de control para R = $USC_R = D_4\bar{R}$

Límite inferior de control para R = $LIC_R = D_3\bar{R}$

Todos los factores en la Tabla C están basados en la distribución normal.



**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

CARTAS DE CONTROL

M.en I. AUGUSTO VILLARREAL ARANDA

OCTUBRE, 1982

CARTAS DE CONTROL

Por: M en I Augusto Villarreal A.

INTRODUCCIÓN

Aunque existe la tendencia generalizada a pensar que el Control de Calidad es de desarrollo reciente, realmente no existe nada nuevo en la idea básica de elaborar un producto caracterizado por un alto grado de uniformidad.

Durante siglos, hábiles artesanos han procurado elaborar productos que se distinguen por su superior calidad, y una vez que han logrado obtener un cierto estándar de calidad óptimo, eliminar dentro de lo posible la variación entre productos que nominalmente deben resultar iguales.

La idea de que la Estadística puede resultar un instrumento muy útil para asegurar un estándar adecuado de calidad para los productos manufacturados, se remonta no más allá del advenimiento de la producción masiva, y el uso extendido de los métodos estadísticos para resolver problemas de control de calidad es aún más reciente.

Muchos problemas que aparecen durante la elaboración de un producto son susceptibles de ser resueltos empleando tratamientos estadísticos, por lo que al hablar de control estadístico de calidad, nos estaremos refiriendo esencialmente a las dos técnicas especiales que se discutirán en esta parte del curso: uso de las Cartas de Control y muestreo de aceptación.

Profesor Investigador, División de Estudios Superiores e Instituto de Ingeniería, UNAM

conviene mencionar que la palabra calidad, al ser empleada aquí en adelante, se referirá a alguna propiedad medible o contable de algún producto, tal como el diámetro de un balón de acero, la resistencia de una viga de concreto, el número de defectos en una pieza de tela, la eficacia de cierta droga, etc.

IDEAS SOBRE CARTAS DE CONTROL

A muchos individuos les puede sorprender el hecho de que dos artículos aparentemente idénticos, elaborados bajo condiciones cuidadosamente controladas, de las mismas materias primas, y por una misma máquina con diferencia de pocos segundos, puedan, sin embargo, diferir en muchos aspectos.

En efecto, cualquier proceso de manufactura, aun siendo muy bueno, se encuentra caracterizado por una cierta cantidad de variación que es de naturaleza aleatoria, y que no puede ser eliminada en forma completa.

Cuando la variabilidad presente en un proceso de producción se limita a variación aleatoria se dice que el proceso se encuentra en un estado de control estadístico.

Tal estado se pueda alcanzar cuando se eliminan aquellos problemas causados por otro tipo de variación, llamada variación sistemática, que es de naturaleza más bien determinística, y que se puede achacar, por ejemplo, a operadores mal entrenados, materia prima de baja calidad, máquinas en mal estado, etc.

Ya que los procesos de manufactura se encuentran rara vez libres

de estos problemas, conviene contar con algún método sistemático para detectar desviaciones serias de un estado de control estadístico cuando ocurren, o inclusive antes de que ocurran, tales desviaciones.

Este método sistemático de detección se puede tener mediante el empleo de las llamadas Cartas de Control.

TIPOS DE CARTAS DE CONTROL

En lo que sigue distinguiremos entre las cartas de control para mediciones o variables (\bar{X} , R, σ) y las cartas de control para atributos (p , c), dependiendo de que las observaciones que estemos analizando sean mediciones o datos contados o calculados, respectivamente.

Un ejemplo del primer caso sería la longitud de las varillas de acero de una muestra. Como ejemplo del segundo caso tendríamos el número de focos defectuosos en una muestra de tamaño dado.

CONFIGURACION DE LAS CARTAS DE CONTROL

En cualquiera de los casos mencionados, una carta de control consiste de una línea central, correspondiente a la calidad promedio a la que el proceso debe funcionar, y dos líneas que corresponden al Límite Superior de Control (LSC) y al Límite Inferior de Control (LIC), respectivamente, tal como se muestra en la Fig 1.

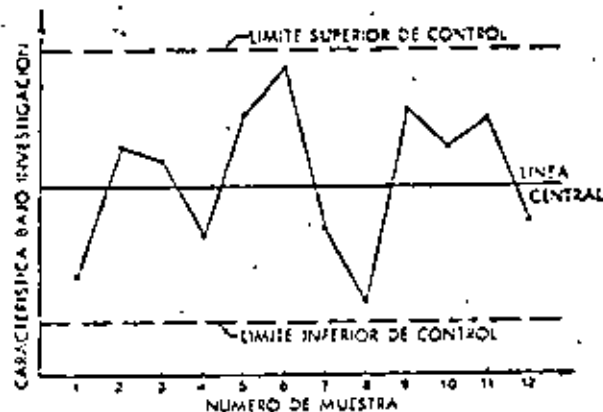


Fig 1. Aspecto general de una carta de control

Estos límites se escogen en forma tal que los valores que se encuentren dentro de ellos se puedan atribuir al azar, en tanto que los valores que caigan fuera de ellos se puedan considerar como indicaciones de falta de control.

No obstante la idea anterior, conviene mencionar que en la Fig 2 que se presenta a continuación se pueden considerar otras posibles situaciones de "falta de control" que ameritan investigarse:

1. Cuando dos de tres puntos sucesivos caen en la zona A.
2. Cuando cuatro de cinco puntos sucesivos caen en la zona B o más allá.
3. Cuando ocho puntos sucesivos caen en la zona C o más allá.

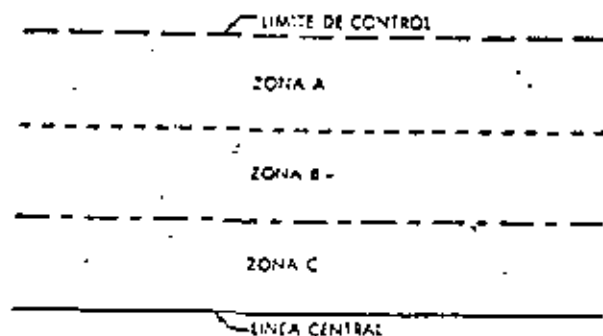


Fig 2 Diagrama que define las zonas A, B y C usadas en el análisis de Cartas de Control.

Debe hacerse notar que cada una de las zonas A, B y C constituye la tercera parte del área entre la línea central y un límite de control, y que las pruebas mencionadas se aplican a ambas mitades de la carta de control, pero se aplican separadamente para cada mitad, y nunca a las dos mitades en combinación.

EXPLICACION DEL EMPLEO DE LAS CARTAS DE CONTROL

Si se grafican en una carta los resultados obtenidos a partir de muestras tomadas periódicamente a intervalos frecuentes, es posible verificar por medio de ella si el proceso se encuentra bajo control, o si se encuentra presente en el proceso la variación sistemática del tipo descrito anteriormente.

Cuando un punto graficado cae fuera de los límites de control, es

necesario encontrar el problema que causó tal evento dentro del proceso. Pero aun si los puntos caen dentro de los límites mencionados, alguna tendencia, o cierto patrón de los mismos, puede indicar que se debe llevar a cabo alguna acción para prevenir y así evitar algún problema serio.

La habilidad para "leer" las cartas de control y para determinar a partir de ellas cuál acción correctiva debe llevarse a cabo, se obtiene a partir de la experiencia y del juicio altamente desarrollado. Un practicante del control estadístico de la calidad debe no sólo comprender los fundamentos estadísticos de la materia, sino también encontrarse identificado plenamente con los procesos que desea controlar.

CARTAS DE CONTROL PARA MEDICIONES (VARIABLES)

Cuando se requiere establecer control estadístico de la calidad de algún producto en términos de mediciones o variables, es común ejercer tal control sobre la calidad media del proceso, al igual que sobre su variabilidad.

La primera meta se logra al graficar los promedios de muestras extraídas periódicamente en la llamada carta de control para los promedios, o simplemente carta \bar{X} . La variabilidad se puede controlar de igual forma si se grafican los rangos o las desviaciones estándar de las muestras en las llamadas cartas R o cartas s , respectivamente, dependiendo de cuál estadística se emplee para estimar la desviación estándar de la población.

Si se conocen la media μ y la desviación estándar σ de la pobla-

ción (proceso) y es razonable suponer las mediciones obtenidas - como muestras extraídas de una población normal, se puede asegurar que con probabilidad $1 - \alpha$ el promedio aritmético de una muestra aleatoria de tamaño n se encontrará entre

$$v - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} \leq v + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$v - z_{\alpha/2} \sigma_{\bar{X}} \leq \bar{X} \leq v + z_{\alpha/2} \sigma_{\bar{X}}$$

puesto que $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ para el caso de la distribución muestral del promedio aritmético, cuando se muestrea de una población infinita. La suposición de que la extracción de muestras aleatorias se hace de una población infinita es válida en el caso presente, puesto que, por ejemplo, la producción de cierto producto en una fábrica tiende a infinito conforme pasa el tiempo.

Los dos límites anteriores ($v \pm z_{\alpha/2} \sigma_{\bar{X}}$) proporcionan entonces límites inferiores y superiores de control y, bajo las suposiciones anteriores, permiten al practicante del control de calidad determinar si se debe o no llevar a cabo algún ajuste en el proceso, al graficar los promedios aritméticos obtenidos de muestras de tamaño n en una carta como la que se muestra en la Fig 1.

Conviene establecer en este momento que al emplear una carta de control para los promedios, lo que se hace realmente es probar hipótesis nulas de que a un cierto nivel de confianza $1 - \alpha$ el valor de la media de la distribución muestral de los promedios sea igual al valor de

la calidad nominal del proceso, o al de la calidad media calculada para el mismo, v_0 . Para estas pruebas secuenciales de hipótesis, se emplean como estadísticas de prueba los valores de los promedios aritméticos obtenidos de muestras aleatorias extraídas de la población (o proceso). En decir, se realizan pruebas de hipótesis para las cuales

$$H_0 : v = v_0$$

$$H_1 : v \neq v_0$$

(Prueba de dos colas; cada prueba se realiza con el valor \bar{X}_i de la muestra i)

en donde v es la media de la distribución muestral del promedio aritmético, v_0 la calidad nominal o calidad media calculada del proceso, y \bar{X}_i ($i=1, 2, 3, \dots$) el valor del promedio aritmético obtenido de la i ésima muestra aleatoria. La forma secuencial de estas pruebas de hipótesis se muestra en la Fig 3 que se presenta a continuación.

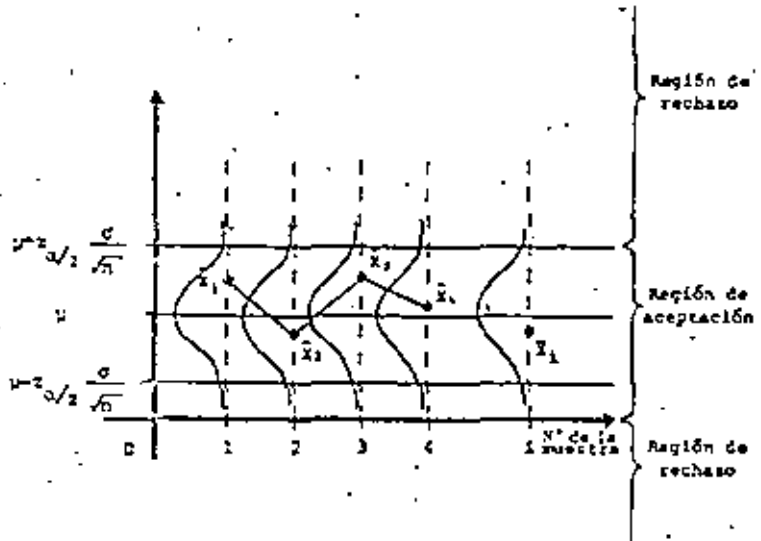


Fig 3. Pruebas de hipótesis que se realizan al emplear una carta de control para los promedios

ELABORACION DE LA CARTA DE CONTROL PARA LOS PROMEDIOS (X̄)

9.

Si se consideran problemas prácticos, los valores de μ y σ del proceso se desconocen, y es entonces conveniente estimar sus valores a partir de muestras tomadas mientras el proceso se encuentre "bajo control", tal como se explica más adelante. En la práctica es entonces difícil llegar a establecer límites de control del tipo $\pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ al desconocerse μ y σ , independientemente de que en muchos casos es demasiado arriesgado considerar a las mediciones como muestras aleatorias extraídas de una población normal.

En lugar de lo anterior, en el control de calidad industrial se emplean comúnmente los límites de control de "tres desviaciones estándar" o de "tres sigmas", que se obtienen al sustituir a $z_{\alpha/2}$ por un 3 al calcular los límites de control.

Conforme a lo anterior, con los límites de control

$$\mu \pm 3\sigma_{\bar{x}} \quad \text{ó} \quad \mu \pm 3 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

se puede confiar en que en el 99.73% de los casos el proceso no será declarado "fuera de control", cuando de hecho se encuentra "bajo control".

En otras palabras, estos límites de control permiten considerar que la probabilidad máxima de rechazar la hipótesis

$$H_0 : \sigma = \sigma_0$$

cuando debería de ser aceptada (probabilidad de cometer un error de tipo I) es de 0.27%, siendo σ_0 un valor de calidad fijo del proceso, y σ el del parámetro correspondiente de la distribución muestral de la estadística bajo consideración.

- a. Caso en que se conocen la media μ y la desviación estándar σ de la población.

Línea central μ

Límites de control $\mu \pm A \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$$\text{ó} \quad \mu \pm A\sigma, \text{ siendo } A = \frac{3}{\sqrt{n}}$$

en donde los valores de A se obtienen de la tabla I, en función de n, el tamaño de la muestra.

Ejemplo: Sea el proceso de elaboración de varillas de acero para las cuales se sabe que el diámetro medio es de 2.5 cm, con una desviación estándar de 0.01 cm. Se desea efectuar control del diámetro de las mismas, para lo cual se extraen periódicamente muestras de cinco varillas. Se pide establecer la línea central y los límites de control para una carta \bar{X} .

Solución. Siendo $\mu = 2.5$ cm, $\sigma = 0.01$ y $n = 5$, se tiene que:

Línea central = $\mu = 2.5$

Límites de control:

$$2.5 \pm 3 \frac{0.01}{\sqrt{5}} = 2.5 \pm \frac{3(0.01)}{\sqrt{5}} = 2.5 \pm 0.0134 \Rightarrow 2.5134, 2.4866$$

o, de la tabla I

$$2.5 \pm A\sigma = 2.5 \pm 1.342(0.01) = 2.5 \pm 0.01342 \Rightarrow 2.51342, 2.48658$$

b. Caso en que se desconocen μ y σ .

Para este caso, que es el más común, es necesario estimar, como se dijo anteriormente, tales parámetros con base en muestras preliminares. Para el caso, normalmente se acostumbra emplear un tamaño de 10 a 25 muestras de 4 a 5 elementos, obtenidas consecutivamente cuando el proceso está "bajo control".

Sin embargo, como veremos más adelante, se pueden emplear procedimientos estadísticos más formales para determinar el número de muestras (y de elementos en las mismas) más adecuado para las cartas \bar{X} .

Entonces, si se utilizan k muestras preliminares, cada una de tamaño n , se puede estimar con adecuada precisión el valor de μ mediante

$$\bar{\bar{X}} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \bar{X}_i$$

siendo \bar{X} un estimador insesgado y consistente de μ , donde \bar{X}_i denota el promedio aritmético de la i -ésima muestra, y $\bar{\bar{X}}$ es el promedio de los promedios de las muestras.

El valor de σ de la población puede ser estimado a partir de las desviaciones estándar o de los rangos de las muestras. Si el tamaño de las mismas es pequeño, usualmente el rango proporciona un estimador eficiente de σ , además de que el proceso de cálculo del mismo es bastante más simple que el de la desviación estándar para las muestras.

Sin embargo, es conveniente, cuando se requiera bastante precisión

en el cálculo de los límites de control, estimar σ mediante las desviaciones estándar de las muestras. Tal es el caso, por ejemplo, de muestras de productos que son caros, y que deben destruirse al momento de tomar las mediciones.

b.1 Estimando σ mediante los rangos de las muestras

Hay que obtener primero el valor \bar{R} , que es el rango promedio de los rangos de las k muestras, es decir,

$$\bar{R} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k R_i$$

Puesto que la estadística \bar{R} siempre está por encima de su valor real a la desviación estándar de la población, se obtiene un estimador sesgado. Debido a ello, es indispensable afectar el valor de \bar{R} en forma tal de obtener un estimador insesgado de σ , para lo cual se hace

$$\text{Estimador insesgado de } \sigma = \frac{\bar{R}}{d_2}$$

El factor d_2 en la expresión anterior se obtiene experimentalmente al identificar el valor de la media en las distribuciones muestrales del cociente d_1/σ para distintos valores de n , considerando una población en la cual el valor de σ es conocido. Por ejemplo, para muestras de tamaño cinco ($n=5$), se ha obtenido experimentalmente el valor $d_2=2.326$, tal como se muestra en la Fig 4.

En la tabla 14.1 se presentan los valores de la variable estandarizada, Z , que limitan las regiones de aceptación y de rechazo para el caso en el que la estadística involucrada en la prueba tenga distribución muestral normal. Cuando en alguna prueba de hipótesis se consideraron niveles de significancia diferentes a los que aparecen en la tabla mencionada, resulta necesario emplear la de áreas bajo la curva normal estándar.

TABLA 14.1 VALORES CRÍTICOS DE Z

Nivel de significancia, α	Valores de Z para pruebas de una cola	Valores de Z para pruebas de dos colas
0.1	-1.281 o 1.281	-1.645 y 1.645
0.05	-1.645 o 1.645	-1.960 y 1.960
0.01	-2.326 o 2.326	-2.575 y 2.575
0.005	-2.575 o 2.575	-2.810 y 2.810

15. Pruebas de una y de dos colas

En la prueba de hipótesis del ejemplo anterior, la región de rechazo de la hipótesis nula quedó en ambos extremos (colas) de la distribución muestral de la estadística involucrada en la prueba; a las pruebas de este tipo se les denomina pruebas de dos colas. Cuando la región de rechazo se encuentra solamente en un extremo de la distribución muestral en cuestión, se les llama pruebas de una cola.

Las pruebas de dos colas se presentan cuando en la hipótesis alternativa aparece el signo \neq (diferente de), como en el siguiente caso

$$H_0: \mu_S = \mu_1$$

$$H_1: \mu_S \neq \mu_1$$

en donde μ_S es la media de la estadística S , y μ_1 es un valor fijo.

En los casos

$$H_0: \mu_S = \mu_1$$

$$H_1: \mu_S < \mu_1$$

$$H_0: \mu_S = \mu_1$$

$$H_1: \mu_S > \mu_1$$

las pruebas resultan de una cola.

16. Pruebas de hipótesis para la media

Para el caso de una población infinita (o finita en que se muestree con reposo), cuya desviación estándar σ se conoce o se puede estimar adecuadamente, si se tiene que la estadística S obtenida de la muestra es el promedio aritmético, entonces la media de su distribución muestral es $\mu_S = \mu_{\bar{X}} = \mu$, y su desviación estándar es $\sigma_S = \sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$, en donde μ y σ son, respectivamente, la media y la desviación estándar de la variable aleatoria X asociada a la población, y n es el tamaño de la muestra. En tal caso, si \bar{X} tiene distribución normal, la variable estandarizada correspondiente será

35.

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Para el caso de muestreo sin reposición de población finita, se tiene que $\sigma_{\bar{X}} = \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N - n}{N - 1}}$, en donde N , es el tamaño de la población, por lo que la variable estandarizada será

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N - n}{N - 1}}}$$

En los dos casos anteriores, el valor de Z correspondiente al de \bar{X} de la muestra es el que se debe comparar con el valor crítico correspondiente al nivel de significancia fijado, para así aceptar o no la hipótesis nula (prueba de una cola). Si se trata de una prueba de dos colas, el valor de Z se debe comparar con los dos valores críticos que corresponden al valor de α seleccionado. En cualquiera de los casos anteriores, el valor o valores críticos se pueden obtener de la tabla 14.1, para valores comunes de α .

Ejemplo 16.1

Se sabe que el promedio de calificaciones de una muestra aleatoria de tamaño 100 de los estudiantes de tercer año de ingeniería civil es de 7.6, con una desviación estándar de 0.2. Si μ denota la media de la población de esas calificaciones, X , y si se supone que \bar{X} tiene distribución normal, probar la hipótesis

$\mu = 7.65$ en contra de la hipótesis alternativa $\mu \neq 7.65$, usando un nivel de significancia de

a. 0.05

b. 0.01

Para la solución se deben considerar las hipótesis

$$H_0: \mu = 7.65$$

$$H_1: \mu \neq 7.65$$

Puesto que $\mu \neq 7.65$ incluye valores menores y mayores de 7.65, se trata de una prueba de dos colas.

La estadística bajo consideración es el promedio aritmético, \bar{X} , de la muestra, que se supone extraída de una población infinita. La distribución muestral de \bar{X} tiene media $\mu_{\bar{X}} = \mu$, y desviación estándar $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$, en donde μ y σ denotan, respectivamente, la media y la desviación estándar de la población de calificaciones.

Bajo la hipótesis H_0 (considerándola verdadera), se tiene que

$$\mu_{\bar{X}} = 7.65 = \mu$$

y utilizando la desviación estándar de la muestra como una estimación de σ , lo cual se supone razonable por tratarse de una muestra grande,

$$\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n} = 0.2/\sqrt{100} = 0.2/10 = 0.02$$

a. Para la prueba de dos colas a un nivel de significancia de 0.05 se establece la siguiente regla de decisión

Aceptar H_0 si el valor z correspondiente al valor del promedio de la muestra se encuentra dentro del intervalo de -1.96 a 1.96 (tabla 14.1).

En caso contrario, rechazar H_0 .

Puesto que

$$z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{7.6 - 7.65}{0.02} = -2.5$$

se encuentra fuera del rango de -1.96 a 1.96 , se rechaza la hipótesis H_0 a un nivel de significancia de 0.05.

b. Si el nivel de significancia es 0.01, el intervalo de -1.96 a 1.96 de la regla de decisión del inciso a se reemplaza por el de -2.58 a 2.58 tabla (14.1). Entonces, puesto que el valor muestral $z = -2.5$ se encuentra dentro de este intervalo, se acepta la hipótesis H_0 a un nivel de significancia de 0.01.

Ejemplo 16.2

La resistencia media a la ruptura de cables de acero fabricados por la empresa X es de 905 kg. Una empresa consultora sugiere a X que cambie su proceso de manufactura, con lo cual incrementará la resistencia de sus cables. Se prueba el nuevo proceso, y se extrae una muestra aleatoria de 50 cables, obteniéndose para ellos una resistencia promedio de 926 kg, con des-

viación estándar igual a 42 kg. ¿Se puede considerar que el nuevo proceso realmente incrementa la resistencia, con un nivel de confianza de 99%?

En este caso, se debe plantear una prueba de hipótesis de una cola, para la cual

$$H_0 : \mu = 905 \text{ kg}$$

$$H_1 : \mu > 905 \text{ kg}$$

Puesto que el tamaño de la muestra es suficientemente grande, se puede aproximar la distribución muestral de la resistencia promedio mediante una normal, y estimar el valor de σ de la población mediante S_x de la muestra.

Considerando a la población infinita, y suponiendo como verdadera a H_0 , se tiene que

$$\mu_{\bar{X}} = \mu = 905 \text{ kg}$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{42}{\sqrt{50}} = 5.94$$

Para la prueba de una cola a un nivel de significancia de $\alpha = 1 - (1 - \alpha) = 1 - 0.99 = 0.01$, la regla de decisión es

Aceptar H_0 si el valor estandarizado de \bar{X} de la muestra es menor o igual a $z_c = 2.326$ (tabla 14.1); en caso contrario, rechazar H_0 .

En virtud de que

$$z = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{926 - 905}{5.94} = 3.535$$

es mayor de 2.326, se rechaza H_0 a un nivel de significancia de 1%, concluyéndose que en realidad el nuevo proceso sí incrementa la resistencia de los cables.

17. Pruebas de diferencias de medias

Sean \bar{X} y \bar{Y} los promedios aritméticos obtenidos de dos muestras de tamaños n_X y n_Y , extraídas respectivamente de dos poblaciones con medias μ_X y μ_Y , y desviaciones estándar σ_X y σ_Y . Se trata de probar la hipótesis nula, H_0 , de que no existe diferencia entre las medias, es decir, que $\mu_X = \mu_Y$. Si n_X y n_Y son suficientemente grandes (>30), la distribución muestral de las diferencias de los promedios es aproximadamente normal. Dicha distribución muestral es rigurosamente normal si las variables aleatorias X y Y asociadas a la población tienen distribución normal, aunque n_X y n_Y sean menores de 30. Para esta distribución muestral, la variable estandarizada Z , que se compara con los valores críticos correspondientes, se encuentra dada por

$$z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \mu_{\bar{X}-\bar{Y}}}{\sigma_{\bar{X}-\bar{Y}}} = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - 0}{\sigma_{\bar{X}-\bar{Y}}} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sigma_{\bar{X}-\bar{Y}}}$$

con la cual se puede probar la hipótesis nula H_0 en contra de otras hipótesis alternativas, H_1 , a un nivel apropiado de significancia.

Ejemplo 17.1

En el laboratorio de pruebas de una empresa fabricante de aparatos electrónicos se ensayaron dos marcas de transistores, A y B, de características similares, con objeto de comprobar su ganancia de voltaje. Se tomaron muestras aleatorias de 100 transistores de cada marca, arrojando una ganancia promedio de 31 decibels, con desviación estándar de 0.3 decibels para la marca A, y 30.9 decibels de ganancia promedio, con desviación estándar de 0.4 decibels para la otra. ¿Existe una diferencia significativa entre las ganancias en voltaje de los transistores a un nivel de significancia de

- 0.05
- 0.01?

Si μ_A y μ_B son las medias respectivas de las dos poblaciones infinitas a las que corresponden las muestras, la prueba de hipótesis adopta la forma siguiente:

$$H_0 : \mu_A = \mu_B$$

$$H_1 : \mu_A \neq \mu_B$$

Entonces, el valor de Z es, bajo la hipótesis H_0 :

$$z = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sigma_{\bar{X}_A - \bar{X}_B}} = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}}} = \frac{31 - 30.9}{\sqrt{\frac{(0.3)^2}{100} + \frac{(0.4)^2}{100}}} = 2$$

a. Puesto que se trata de una prueba de dos colas a un nivel de significancia de 0.05, la diferencia es significativa si el valor de t se encuentra fuera del intervalo de -1.96 a 1.96 . Como este es el caso, puede concluirse que efectivamente existe diferencia significativa en la ganancia en voltaje de los transistores.

b. Si la prueba es a un nivel de significancia de 0.01, la diferencia es significativa si t se encuentra fuera del rango de -2.58 a 2.58 . Partiendo del hecho de que $t = 2$, la diferencia entre las ganancias es producto del azar, y se acepta la hipótesis de que ambos tipos de transistores tienen igual ganancia media en voltaje a un nivel de confianza de 99 por ciento.

Ejemplo 17.2

La estatura promedio de 50 estudiantes varones tomados al azar que participan en actividades deportivas es de 173 cm, con desviación estándar de 6.3 cm. Otra muestra aleatoria de 50 estudiantes varones que no participan en ese tipo de actividades tiene promedio de estatura igual a 171 cm, con desviación estándar igual a 7.1 cm. Probar la hipótesis de que los estudiantes varones que practican deportes son más altos que los que no lo hacen, a un nivel de significancia de 0.05.

Se debe decidir entre las hipótesis

$$H_0: \mu_X = \mu_Y$$

$$H_1: \mu_X > \mu_Y$$

siendo X la variable aleatoria asociada a la población infinita de estaturas de alumnos que practican deportes, y Y la asociada a la de estudiantes que no lo hacen, que también es infinita.

Bajo la hipótesis H_0 , se tiene que

$$\mu_{\bar{X}-\bar{Y}} = 0$$

$$\sigma_{\bar{X}-\bar{Y}} = \sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n_X} + \frac{\sigma_Y^2}{n_Y}} = \sqrt{\frac{(6.3)^2}{50} + \frac{(7.1)^2}{50}} = 1.3424$$

Entonces, el valor de t es

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sigma_{\bar{X}-\bar{Y}}} = \frac{173 - 171}{1.3424} = \frac{2}{1.3424} = 1.489$$

Puesto que se trata de una prueba de hipótesis de una cola, a un nivel $\alpha = 0.05$, se rechazaría H_0 si el valor de t muestral fuera mayor del valor crítico para dicho nivel, el cual es $t_c = 1.645$. Puesto que $t < t_c$, en este caso se concluye que la diferencia en las estaturas de ambos grupos de estudiantes se debe únicamente al azar.

43

3.4 Muestras pequeñas

Como ya se indicó, para muestras grandes ($n > 30$) las distribuciones muestrales de muchas estadísticas son aproximadamente normales, siendo tanto mejor la aproximación cuanto mayor es el tamaño de n . Sin embargo, cuando se trata de muestras en las que $n < 30$, llamadas *muestras pequeñas*, la aproximación no es suficientemente buena, por lo que resulta necesario introducir una teoría apropiada para su estudio.

Al estudio de las distribuciones muestrales de las estadísticas para muestras pequeñas se le llama *teoría estadística de las muestras pequeñas*. Existen al respecto tres distribuciones importantes: *chi cuadrada*, *F* y *t de Student*.

3.4.1 Distribución chi cuadrada (χ^2)

Hasta ahora sólo se ha tratado la distribución muestral de la media. En esta sección se verá lo concerniente a la distribución muestral de la varianza, S_x^2 , para muestras aleatorias extraídas de poblaciones normales. Puesto que S_x^2 no puede ser negativa, es de esperarse que su distribución muestral no sea una curva normal, ya que esta



tiene extensiones mayores de cero en el lado de las abscisas negativas. De hecho, la estadística S_x^2 se puede estudiar si se consideran muestras aleatorias de tamaño n extraídas de una población normal con desviación estándar σ_x y si para cada muestra se calcula el valor de la estadística.

$$\chi^2 = \frac{n S_x^2}{\sigma_x^2} \tag{3.14}$$

donde S_x^2 es la variancia de la muestra.

El número de grados de libertad, v , de una estadística se define como

$$v = n - k$$

siendo n el tamaño de la muestra y k el número de parámetros de la población que deben estimarse a partir de ella.

La distribución muestral de la estadística χ^2 está dada por la ecuación

$$f(\chi^2) = U \chi^{v-1} e^{-\frac{1}{2}\chi^2}$$

en la que U es una constante que hace que el área total bajo la curva resulte igual a uno, y $v = n - 1$ es el número de grados de libertad. Esta distribución se llama *chi cuadrada*, misma que se presenta en la fig 21 para distintos valores de v .

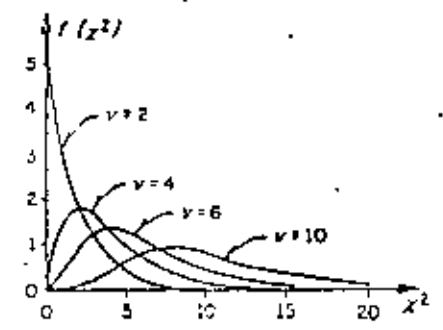
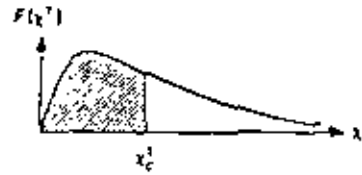


Fig 21. Distribución chi cuadrada para distintos valores de v

45

TABLA 8. VALORES CRITICOS χ^2



ν	$\chi^2_{.99}$	$\chi^2_{.95}$	$\chi^2_{.90}$	$\chi^2_{.85}$	$\chi^2_{.80}$	$\chi^2_{.75}$	$\chi^2_{.70}$	$\chi^2_{.65}$	$\chi^2_{.60}$	$\chi^2_{.55}$	$\chi^2_{.50}$	$\chi^2_{.45}$	$\chi^2_{.40}$	$\chi^2_{.35}$	$\chi^2_{.30}$	$\chi^2_{.25}$	$\chi^2_{.20}$	$\chi^2_{.15}$	$\chi^2_{.10}$	$\chi^2_{.05}$	$\chi^2_{.025}$	$\chi^2_{.01}$	$\chi^2_{.005}$
1	7.88	6.63	5.02	4.64	4.24	3.84	3.50	3.15	2.83	2.50	2.30	2.15	2.00	1.85	1.73	1.62	1.51	1.40	1.28	1.16	1.04	0.92	0.80
2	10.6	9.21	7.38	6.85	6.30	5.84	5.41	5.00	4.61	4.24	4.00	3.85	3.70	3.55	3.43	3.32	3.21	3.10	2.98	2.86	2.74	2.62	2.50
3	12.8	11.3	9.35	8.78	8.15	7.65	7.17	6.71	6.27	5.85	5.62	5.48	5.34	5.20	5.08	4.97	4.85	4.74	4.62	4.50	4.38	4.26	4.14
4	14.9	13.3	11.1	10.5	9.85	9.33	8.84	8.37	7.91	7.50	7.28	7.14	7.00	6.88	6.76	6.64	6.52	6.41	6.29	6.17	6.05	5.93	5.81
5	16.7	15.0	12.8	12.2	11.5	11.0	10.5	10.0	9.54	9.13	8.91	8.77	8.63	8.51	8.39	8.27	8.15	8.03	7.91	7.79	7.67	7.55	7.43
6	18.5	16.8	14.4	13.8	13.1	12.6	12.1	11.6	11.1	10.7	10.48	10.34	10.20	10.08	9.96	9.84	9.72	9.60	9.48	9.36	9.24	9.12	9.00
7	20.3	18.5	16.0	15.4	14.7	14.2	13.7	13.2	12.7	12.3	12.08	11.94	11.80	11.68	11.56	11.44	11.32	11.20	11.08	10.96	10.84	10.72	10.60
8	22.0	20.3	17.5	16.9	16.2	15.7	15.2	14.7	14.2	13.8	13.58	13.44	13.30	13.18	13.06	12.94	12.82	12.70	12.58	12.46	12.34	12.22	12.10
9	23.6	22.0	19.0	18.4	17.7	17.2	16.7	16.2	15.7	15.3	15.08	14.94	14.80	14.68	14.56	14.44	14.32	14.20	14.08	13.96	13.84	13.72	13.60
10	25.2	23.7	20.5	19.9	19.2	18.7	18.2	17.7	17.2	16.8	16.58	16.44	16.30	16.18	16.06	15.94	15.82	15.70	15.58	15.46	15.34	15.22	15.10
11	26.8	25.2	22.0	21.4	20.7	20.2	19.7	19.2	18.7	18.3	18.08	17.94	17.80	17.68	17.56	17.44	17.32	17.20	17.08	16.96	16.84	16.72	16.60
12	28.3	26.7	23.5	22.9	22.2	21.7	21.2	20.7	20.2	19.8	19.58	19.44	19.30	19.18	19.06	18.94	18.82	18.70	18.58	18.46	18.34	18.22	18.10
13	29.8	28.2	25.0	24.4	23.7	23.2	22.7	22.2	21.7	21.3	21.08	20.94	20.80	20.68	20.56	20.44	20.32	20.20	20.08	19.96	19.84	19.72	19.60
14	31.3	29.7	26.5	25.9	25.2	24.7	24.2	23.7	23.2	22.8	22.58	22.44	22.30	22.18	22.06	21.94	21.82	21.70	21.58	21.46	21.34	21.22	21.10
15	32.7	31.2	28.0	27.4	26.7	26.2	25.7	25.2	24.7	24.3	24.08	23.94	23.80	23.68	23.56	23.44	23.32	23.20	23.08	22.96	22.84	22.72	22.60
16	34.3	32.8	29.5	28.9	28.2	27.7	27.2	26.7	26.2	25.8	25.58	25.44	25.30	25.18	25.06	24.94	24.82	24.70	24.58	24.46	24.34	24.22	24.10
17	35.7	34.3	31.0	30.4	29.7	29.2	28.7	28.2	27.7	27.3	27.08	26.94	26.80	26.68	26.56	26.44	26.32	26.20	26.08	25.96	25.84	25.72	25.60
18	37.2	35.8	32.5	31.9	31.2	30.7	30.2	29.7	29.2	28.8	28.58	28.44	28.30	28.18	28.06	27.94	27.82	27.70	27.58	27.46	27.34	27.22	27.10
19	38.6	37.3	34.0	33.4	32.7	32.2	31.7	31.2	30.7	30.3	30.08	29.94	29.80	29.68	29.56	29.44	29.32	29.20	29.08	28.96	28.84	28.72	28.60
20	40.0	38.7	35.5	34.9	34.2	33.7	33.2	32.7	32.2	31.8	31.58	31.44	31.30	31.18	31.06	30.94	30.82	30.70	30.58	30.46	30.34	30.22	30.10
21	41.4	40.1	37.0	36.4	35.7	35.2	34.7	34.2	33.7	33.3	33.08	32.94	32.80	32.68	32.56	32.44	32.32	32.20	32.08	31.96	31.84	31.72	31.60
22	42.8	41.6	38.5	37.9	37.2	36.7	36.2	35.7	35.2	34.8	34.58	34.44	34.30	34.18	34.06	33.94	33.82	33.70	33.58	33.46	33.34	33.22	33.10
23	44.3	43.1	40.0	39.4	38.7	38.2	37.7	37.2	36.7	36.3	36.08	35.94	35.80	35.68	35.56	35.44	35.32	35.20	35.08	34.96	34.84	34.72	34.60
24	45.6	44.5	41.5	40.9	40.2	39.7	39.2	38.7	38.2	37.8	37.58	37.44	37.30	37.18	37.06	36.94	36.82	36.70	36.58	36.46	36.34	36.22	36.10
25	46.9	45.9	43.0	42.4	41.7	41.2	40.7	40.2	39.7	39.3	39.08	38.94	38.80	38.68	38.56	38.44	38.32	38.20	38.08	37.96	37.84	37.72	37.60
26	48.3	47.4	44.5	43.9	43.2	42.7	42.2	41.7	41.2	40.8	40.58	40.44	40.30	40.18	40.06	39.94	39.82	39.70	39.58	39.46	39.34	39.22	39.10
27	49.6	48.8	46.0	45.4	44.7	44.2	43.7	43.2	42.7	42.3	42.08	41.94	41.80	41.68	41.56	41.44	41.32	41.20	41.08	40.96	40.84	40.72	40.60
28	51.0	50.2	47.5	46.9	46.2	45.7	45.2	44.7	44.2	43.8	43.58	43.44	43.30	43.18	43.06	42.94	42.82	42.70	42.58	42.46	42.34	42.22	42.10
29	52.3	51.6	49.0	48.4	47.7	47.2	46.7	46.2	45.7	45.3	45.08	44.94	44.80	44.68	44.56	44.44	44.32	44.20	44.08	43.96	43.84	43.72	43.60
30	53.7	53.0	50.5	49.9	49.2	48.7	48.2	47.7	47.2	46.8	46.58	46.44	46.30	46.18	46.06	45.94	45.82	45.70	45.58	45.46	45.34	45.22	45.10
40	63.7	61.7	59.7	59.1	58.4	57.9	57.4	56.9	56.4	56.0	55.78	55.64	55.50	55.38	55.26	55.14	55.02	54.90	54.78	54.66	54.54	54.42	54.30
50	78.3	76.1	74.2	73.6	73.0	72.5	72.0	71.5	71.0	70.6	70.38	70.24	70.10	70.00	69.90	69.80	69.70	69.60	69.50	69.40	69.30	69.20	69.10
60	92.0	89.7	87.9	87.3	86.7	86.2	85.7	85.2	84.7	84.3	84.08	83.94	83.80	83.68	83.56	83.44	83.32	83.20	83.08	82.96	82.84	82.72	82.60
70	104.2	101.9	99.9	99.3	98.7	98.2	97.7	97.2	96.7	96.3	96.08	95.94	95.80	95.68	95.56	95.44	95.32	95.20	95.08	94.96	94.84	94.72	94.60
80	116.3	113.9	111.9	111.3	110.7	110.2	109.7	109.2	108.7	108.3	108.08	107.94	107.80	107.68	107.56	107.44	107.32	107.20	107.08	106.96	106.84	106.72	106.60
90	128.3	125.9	123.9	123.3	122.7	122.2	121.7	121.2	120.7	120.3	120.08	119.94	119.80	119.68	119.56	119.44	119.32	119.20	119.08	118.96	118.84	118.72	118.60
100	140.2	137.8	135.8	135.2	134.6	134.1	133.6	133.1	132.6	132.2	131.98	131.84	131.70	131.58	131.46	131.34	131.22	131.10	130.98	130.86	130.74	130.62	130.50

No obstante que la distribución χ^2 cuadrada solo se ha presentado en el estudio de las muestras pequeñas, cabe señalar que es válida para aquellas mayores de 30 y la variable aleatoria involucrada tiene distribución normal.

3.4.1.1 Intervalo de confianza para la variancia

Tal como se hizo para la distribución normal, se pueden establecer intervalos de confianza para la variancia de la población en términos de la variancia de una muestra extraída de ella, a un nivel de confianza dado $1 - \alpha$, si se hace uso de los valores críticos χ^2 de la tabla 8. Por lo tanto, un intervalo de confianza para la variancia σ^2 , estaría dado por:

$$\frac{n S_x^2}{\chi^2_2} < \sigma^2 < \frac{n S_x^2}{\chi^2_1}$$

donde χ^2_1 y χ^2_2 son los valores críticos para los cuales el $(1 - \alpha)/2$ por ciento del área se encuentra en los extremos izquierdo y derecho de la distribución, respectivamente.

Con base en lo anterior, se concluye que:

$$\frac{n S_x^2}{\chi^2_2} < \sigma^2 < \frac{n S_x^2}{\chi^2_1}$$

es un intervalo de confianza para estimar σ^2 a un nivel de confianza $1 - \alpha$.

3.4.1.2 Prueba de hipótesis para la variancia

La prueba de hipótesis para la variancia de una población normal se efectúa calculando el valor de la estadística χ^2 y estableciendo las hipótesis H_0 y H_1 apropiadas. Es decir, se adoptan reglas de decisión similares a las usadas para la estadística Z.

Ejemplo

La variancia del tiempo de elaboración de cierto producto es igual a 40 min; sin embargo, su proceso de manufactura se modifica y se toma una muestra de

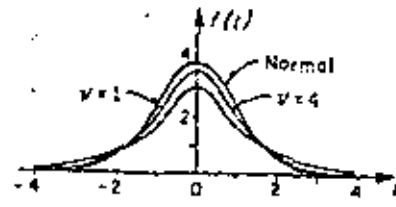


Fig 23. Distribución t de Student para distintos valores de v

En la fig 23 se aprecia que conforme v (o A el tamaño de la muestra) aumenta, la distribución de f(t) se aproxima a la distribución normal.

1.4.3.1 Límites e Intervalos de confianza

De manera similar a como se hizo con la distribución normal, es posible estimar los límites de confianza de la media, μ , de una población mediante los valores críticos, t_c , de la distribución t, que dependen del tamaño de la muestra y del nivel de confianza deseado, encontrándose dichos valores en la tabla 10.

Así pues,

$$-\bar{t}_c < \frac{\bar{X} - \mu}{S_X} \sqrt{n-1} < \bar{t}_c$$

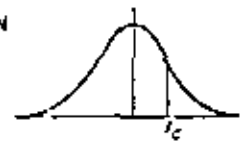
representa un intervalo de confianza para μ , a partir del cual se puede estimar que μ se encuentra dentro del intervalo

$$\bar{X} - \bar{t}_c \frac{S_X}{\sqrt{n-1}} < \mu < \bar{X} + \bar{t}_c \frac{S_X}{\sqrt{n-1}}$$

En términos generales, los límites de confianza para la media de la población se representan como

$$\bar{X} \pm \bar{t}_c \frac{S_X}{\sqrt{n-1}}$$

TABLA 10. VALORES t_c PARA LA DISTRIBUCION t DE STUDENT.



v	$t_{.995}$	$t_{.99}$	$t_{.975}$	$t_{.95}$	$t_{.90}$	$t_{.85}$	$t_{.80}$	$t_{.75}$	$t_{.70}$	$t_{.65}$	$t_{.60}$
1	63.66	31.82	15.33	6.21	3.07	1.578	1.000	.717	.577	.479	.413
2	9.91	6.96	4.30	2.92	1.89	1.061	.828	.617	.509	.433	.375
3	5.84	4.54	3.18	2.35	1.64	.978	.765	.584	.500	.438	.389
4	4.60	3.75	2.78	2.13	1.53	.941	.741	.569	.487	.428	.381
5	4.04	3.36	2.57	2.00	1.48	.920	.727	.558	.477	.420	.374
6	3.78	3.14	2.45	1.94	1.44	.904	.711	.543	.463	.407	.362
7	3.58	2.99	2.35	1.89	1.41	.894	.701	.539	.459	.404	.359
8	3.44	2.89	2.29	1.86	1.40	.889	.698	.536	.457	.402	.357
9	3.35	2.81	2.26	1.83	1.39	.885	.695	.534	.456	.401	.356
10	3.28	2.75	2.23	1.81	1.37	.881	.692	.532	.455	.400	.355
11	3.23	2.71	2.20	1.80	1.36	.878	.689	.530	.454	.399	.354
12	3.19	2.68	2.18	1.78	1.35	.875	.687	.529	.453	.398	.353
13	3.16	2.65	2.16	1.77	1.35	.873	.685	.528	.452	.397	.352
14	3.14	2.63	2.14	1.76	1.34	.871	.683	.527	.451	.396	.351
15	3.12	2.61	2.13	1.75	1.34	.869	.681	.526	.450	.395	.350
16	3.11	2.60	2.12	1.75	1.34	.868	.680	.525	.449	.394	.350
17	3.10	2.59	2.11	1.74	1.33	.867	.679	.524	.448	.393	.349
18	3.09	2.58	2.10	1.73	1.33	.866	.678	.523	.447	.392	.348
19	3.08	2.57	2.09	1.73	1.33	.865	.677	.522	.446	.391	.347
20	3.07	2.56	2.08	1.72	1.32	.864	.676	.521	.445	.390	.346
21	3.06	2.55	2.08	1.72	1.32	.863	.675	.520	.444	.389	.345
22	3.05	2.54	2.07	1.72	1.32	.862	.674	.519	.443	.388	.344
23	3.04	2.54	2.07	1.71	1.31	.861	.673	.518	.442	.387	.343
24	3.04	2.53	2.06	1.71	1.31	.860	.672	.517	.441	.386	.342
25	3.03	2.53	2.06	1.71	1.31	.859	.671	.516	.440	.385	.341
26	3.02	2.52	2.05	1.70	1.31	.858	.670	.515	.439	.384	.340
27	3.02	2.52	2.05	1.70	1.31	.857	.669	.514	.438	.383	.339
28	3.01	2.51	2.04	1.70	1.31	.856	.668	.513	.437	.382	.338
29	3.01	2.51	2.04	1.70	1.31	.855	.667	.512	.436	.381	.337
30	3.00	2.50	2.04	1.70	1.30	.854	.666	.511	.435	.380	.336
40	2.98	2.48	2.02	1.68	1.30	.851	.663	.509	.433	.378	.334
60	2.95	2.46	2.00	1.67	1.30	.848	.660	.507	.431	.376	.332
80	2.93	2.45	1.99	1.66	1.29	.846	.658	.506	.429	.375	.331
100	2.92	2.44	1.98	1.65	1.29	.845	.657	.505	.428	.374	.330
∞	2.90	2.43	1.96	1.64	1.28	.842	.654	.502	.424	.371	.326

3.4.3.2 Pruebas de hipótesis

La prueba de hipótesis para la media de una población se puede efectuar con muestras pequeñas en forma análoga a la de muestras de tamaño mayor de 30 si en lugar de utilizar a la estadística Z se emplea la T . Entonces, si se consideran dos muestras aleatorias cuyos tamaños, desviaciones estándar y promedios son n_x, S_x, \bar{X} y n_y, S_y, \bar{Y} , respectivamente, extraídas de poblaciones normales de igual variancia ($\sigma_x^2 = \sigma_y^2$), se puede probar la hipótesis H_0 de que las muestras provienen de una misma población, es decir, de que también sus medias son iguales, utilizando la estadística T definida por

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{s \sqrt{\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}}} \quad (3.17)$$

donde

$$s = \sqrt{\frac{n_x S_x^2 + n_y S_y^2}{n_x + n_y - 2}} \quad (3.18)$$

cuya distribución es la t de Student, con $v = n_x + n_y - 2$ grados de libertad.

Ejemplo

Conforme al plan de desarrollo agrícola de una región, se probó un nuevo fertilizante para maíz. Para ello se escogieron 24 ha de terreno, aplicándose dicho producto a la mitad de ellas. El promedio de producción de maíz en la zona que se usó fertilizante fue de 5.3 ton, con una desviación estándar de 0.40 ton, en tanto que en la otra zona el promedio fue de 5.0 ton, con desviación estándar de 0.36 ton.

De acuerdo con los resultados, ¿se puede concluir que existe un aumento significativo en la producción de maíz al usar fertilizante, si se utiliza un nivel de significancia de

- 0.01
- 0.05?

Solución

Para probar la hipótesis de igualdad de medias es indispensable saber primero si las muestras provienen de dos poblaciones normales de igual variancia. En ese caso, si σ_x^2 y σ_y^2 denotan a las variancias de la producción de maíz en la zona tratada y en la no tratada, respectivamente, se debe probar la hipótesis nula $H_0: \sigma_x^2 = \sigma_y^2$ en contra de la hipótesis alternativa $H_1: \sigma_x^2 > \sigma_y^2$ a los dos niveles de significancia establecidos.

El valor de la estadística F es, de la ec. 3.15,

$$F = \frac{S_x^2}{S_y^2} = \frac{(0.40)^2}{(0.36)^2} = 1.27$$

y el valor crítico de $F(11, 11)$, obtenido de la tabla 9 mediante interpolación lineal, resulta 4.47. Por lo tanto, como $1.27 < 4.47$, se acepta la hipótesis nula a un nivel de significancia de 0.01.

El valor crítico de $F(11, 11)$ a un nivel de significancia de 0.05 (ref. 9) es 2.82, de ahí que como $1.27 < 2.82$, también se acepta la hipótesis H_0 .

Con base en lo anterior, se debe decidir entre las hipótesis

$H_0: \mu_x = \mu_y$ (la diferencia en los promedios se debe al azar)

$H_1: \mu_x > \mu_y$ (el fertilizante mejora la producción)

Bajo la hipótesis H_0 , se tiene que

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{s \sqrt{\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y}}} = \frac{5.3 - 5.0}{0.397 \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{12}}} = 1.25$$

por lo cual

$$t = \frac{5.3 - 5.0}{0.397 \sqrt{\frac{1}{12} + \frac{1}{12}}} = 1.25$$

a) Puesto que se trata de una prueba de una cola a un nivel de significancia de 0.01, se rechaza la hipótesis H_0 si t es mayor que el valor crítico, t_c , correspondiente a dicho nivel, el cual para $\nu = n_X + n_Y - 2 = 12 + 12 - 2 = 22$ grados de libertad, se obtiene de la tabla 8 como $t_c = 2.51$. Como $t < t_c$, la hipótesis H_0 no se puede rechazar a un nivel de significancia de 0.01.

b) Si el nivel de significancia de la prueba es de 0.05, se rechaza H_0 si t es mayor que el valor t_c respectivo que para 22 grados de libertad es $t_c = 1.72$, por lo que de acuerdo con lo anterior, H_0 se rechaza a un nivel de significancia de 0.05.



**DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.**

CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD

CARTAS DE CONTROL

ING. CARLOS J. MENDOZA ESCOBEDO

NOVIEMBRE 1982

CARTAS DE CONTROL

LA CALIDAD MEDIDA DE UN PRODUCTO MANUFACTURADO ESTÁ SIEMPRE SUJETA A UNA CIERTA CANTIDAD DE VARIACIÓN COMO RESULTADO DEL AZAR.

ALGÚN SISTEMA DE CAUSAS CASUALES ESTABLE ES INHERENTE A CUALQUIER ESQUEMA PARTICULAR DE PRODUCCIÓN Y DE INSPECCIÓN.

LA VARIACIÓN DENTRO DE ESTE PATRÓN ESTABLE ES INEVITABLE. LAS RAZONES DE LAS VARIACIONES EXTERNAS A ESTE PATRÓN ESTABLE PUEDEN SER DESCUBIERTAS Y CORREGIDAS.

LAS CARTAS DE CONTROL PERMITEN DETERMINAR ESTAS CAUSAS ASIGNABLES Y SEPARARLAS DE LA VARIACIÓN DE LA CALIDAD. HACE POSIBLE EL DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DE MUCHOS PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN Y A MENUDO LLEVA A MEJORAS CONSIDERABLES EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y A LA REDUCCIÓN DE DESPERDICIO Y REPROCESADO.

AL IDENTIFICAR ALGUNAS DE LAS VARIACIONES DE CALIDAD COMO VARIACIONES CASUALES INEVITABLES, LA GRÁFICA DE CONTROL INDICA CUÁNDO DEJAR SOLO UN PROCESO Y DE ESTA FORMA EVITAR AJUSTES FRECUENTES INNECESARIOS QUE TIENDAN A INCREMENTAR LA VARIABILIDAD DEL PROCESO EN LUGAR DE DISMINUIRLA.

HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD ESTADISTICO

1. GRÁFICAS DE CONTROL, PARA CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD MESURABLES, GRÁFICAS DE VARIABLE \bar{X} Y R Y GRÁFICAS \bar{X} Y σ .
2. GRÁFICAS DE CONTROL PARA FRACCIÓN DEFECTIVA, GRÁFICAS P
3. GRÁFICAS DE CONTROL PARA EL NÚMERO DE DEFECTOS POR UNIDAD, GRÁFICAS C.
4. TEORÍA DEL MUESTREO, QUE TRATA DE LA PROTECCIÓN QUE PROPORCIONA CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE ACEPTACIÓN.

VARIABLES Y ATRIBUTOS

SE DICE QUE LA CALIDAD SE EXPRESA POR VARIABLES, CUANDO SE LLEVA UN REGISTRO SOBRE UNA MEDIDA REAL DE UNA CARACTERÍSTICA DE CALIDAD.

CUANDO UN REGISTRO MUESTRA SOLAMENTE EL NÚMERO DE ARTÍCULOS QUE CUMPLEN Y EL NÚMERO DE ARTÍCULOS QUE DEJAN DE CUMPLIR CON CUALQUIER REQUISITO ESPECIFICADO, SE DICE SE TIENE UN REGISTRO POR ATRIBUTOS.

LA MAYOR PARTE DE LAS ESPECIFICACIONES DE VARIABLES PROPORCIONAN TANTO UN LÍMITE SUPERIOR COMO UNO INFERIOR CON RESPECTO AL VALOR MEDIO; LAS VARIABLES SE TRATAN MEDIANTE LAS GRÁFICAS $\bar{X} - R$ y $\bar{X} - \sigma$.

MUCHOS REQUISITOS SE ESTABLECEN EN TÉRMINOS DE ATRIBUTOS; LOS ATRIBUTOS SE TRATAN CON LA GRÁFICA PARA FRACCIÓN DEFECTIVA.

BENEFICIOS

GRÁFICAS POR VARIABLES

1. LA VARIABILIDAD BÁSICA DE LA CARACTERÍSTICA DE CALIDAD

CUANDO SE HA ESPECIFICADO TANTO UN VALOR SUPERIOR COMO UNO INFERIOR PARA UNA CARACTERÍSTICA DE LA CALIDAD, UN PROBLEMA IMPORTANTE QUE SE PRESENTA ES SI LA VARIABILIDAD BÁSICA DE UN PROCESO ES TAN GRANDE QUE SEA IMPOSIBLE FABRICAR TODO EL PRODUCTO DENTRO DE LOS LÍMITES ESPECIFICADOS

2. LA CONSISTENCIA DEL RENDIMIENTO

LA VARIABILIDAD DE LA CARACTERÍSTICA DE CALIDAD PUEDE SEGUIR UN PATRÓN CASUAL O PUEDE COMPORTARSE ERRÁTICAMENTE DEBIDO A LAS CAUSAS ASIGNABLES. INDICA CUANDO DEJAR SOLO A UN PROCESO Y CUANDO TOMAR ACCIONES PARA CORREGIR LAS DIFICULTADES.

3. EL NIVEL GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD

AÚN CUANDO LA VARIABILIDAD BÁSICA DE UN PROCESO, SEA TAL QUE LA GAMA NATURAL DE TOLERANCIAS SEA MÁS ESTRECHA QUE LA GAMA DE TOLERANCIA ESPECIFICADA Y AÚN CUANDO EL PROCESO SE ENCUENTRE BAJO CONTROL, EL PRODUCTO PUEDE SER NO SATISFACTORIO DADO QUE EL NIVEL DE CALIDAD ES DEMASIDO BAJO O ALTO.

BENEFICIOS

GRÁFICA: POR FRACCIÓN DEFECTIVA

ES UNA AYUDA EXTREMADAMENTE ÚTIL PARA LA SUPERVISIÓN DE PRODUCCIÓN, PROPORCIONA INFORMACIÓN ACERCA DE CUANDO Y DÓNDE EJERCER PRESIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD. SERÁ RESPONSABLE DE REDUCCIONES CONSIDERABLES EN LA FRACCIÓN DEFECTIVA MEDIA. SIRVEN PARA HACER NOTAR AQUELLAS SITUACIONES QUE NECESITAN DIAGNÓSTICO DE DIFICULTADES MEDIANTE LA GRÁFICA DE CONTROL POR VARIABLES.

GRÁFICA DE CONTROL DE DEFECTOS POR UNIDAD

LA VARIACIÓN ERRÁTICA EN LOS ESTÁNDARES Y LAS PRÁCTICAS DE INSPECCIÓN TIENEN MÁS PROBABILIDADES DE EXISTIR EN ESTE TIPO DE INSPECCIÓN. LA GRÁFICA DE CONTROL DE DEFECTOS POR UNIDAD COMPRUEBA GENERALMENTE SER ÚTIL PARA ESTANDARIZAR LOS MÉTODOS DE INSPECCIÓN.

MUESTREO DE ACEPTACION

LA INSPECCIÓN DE ACEPTACIÓN ES UNA PARTE NECESARIA DE LA MANUFACTURA Y PUEDE SER APLICADA A LOS MATERIALES QUE SE RECIBEN, A LOS PRODUCTOS PARCIALMENTE ACABADOS EN DIFERENTES ETAPAS INTERMEDIAS DEL PROCESO DE MANUFACTURA Y AL PRODUCTO FINAL, LA INSPECCIÓN DE ACEPTACIÓN PUEDE LLEVARSE A CABO EXTERIORMENTE POR EL COMPRADOR.

MUCHA DE ESTA INSPECCIÓN DE ACEPTACIÓN SE LLEVA A CABO MEDIANTE MUESTREO. A MENUDO LA INSPECCIÓN 100% RESULTA IMPRACTICABLE O CLARAMENTE ANTIECONÓMICA.

DEBERÁ CONOCERSE QUE MIENTRAS UNA PARTE DEL PRODUCTO SEA DEFECTIVA ES POSIBLE QUE ALGUNOS ELEMENTOS SEAN PASADOS POR ALTO CUALQUIERA QUE SEA EL ESQUEMA DEL MUESTREO DE ACEPTACIÓN. INTENTA VALUAR EL RIESGO ASUMIDO CON PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO ALTERNOS Y TOMAR UNA DECISIÓN ACERCA DEL GRADO DE PROTECCIÓN NECESARIO EN CUALQUIER CASO. ES ENTONCES POSIBLE SELECCIONAR UN MODELO DE MUESTREO DE ACEPTACIÓN QUE PROPORCIONE UN GRADO DESEADO DE PROTECCIÓN, CON LA DEBIDA CONSIDERACIÓN A LOS DIFERENTES COSTOS INVOLUCRADOS.

LA GRAFICA DE CONTROL PARA LA FRACCION DEFECTIVA

COMO UN INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO, LA GRÁFICA DE CONTROL POR FRACCIÓN DEFECTIVA TIENE EL MISMO OBJETO QUE LAS GRÁFICAS \bar{X} Y R. DESCUBRE LA PRESENCIA DE CAUSAS ASIGNABLES DE VARIACIÓN AUNQUE NO ES TAN SENCITIVA COMO LAS GRÁFICAS \bar{X} Y R A LA INFLUENCIA DE DICHAS CAUSAS. ES USADA EFECTIVAMENTE PARA MEJORAR LA CALIDAD, AUNQUE ES BASTANTE INFERIOR A LAS GRÁFICAS \bar{X} Y R COMO INSTRUMENTO PARA EL DIAGNÓSTICO REAL DE CAUSAS DE DIFICULTAD.

LA FRACCIÓN DEFECTUOSA P, PUEDE SER DEFINIDA COMO LA RAZÓN ENTRE EL NÚMERO DE ARTÍCULOS DEFECTUOSOS Y EL NÚMERO TOTAL DE ARTÍCULO INSPECCIONADOS EXPRESADO EN FRACCIÓN DECIMAL.

EL PORCENTAJE ES 100P.

PARA EL CÁLCULO REAL DE LOS LÍMITES DE CONTROL SE USA LA FRACCIÓN DEFECTUOSA.

PARA EL TRAZADO GRÁFICO SE EMPLEA EL PORCENTAJE DEFECTUOSO.

EL MISMO RAZONAMIENTO GENERAL SOBRE EL QUE SE BASAN LOS LÍMITES DE CONTROL PARA LAS GRÁFICAS \bar{X} Y R ES IGUALMENTE APLICADO PARA LA GRÁFICA P. LOS LÍMITES DEBEN DE COLOCARSE LO BASTANTE RETIRADOS DEL VALOR PROMEDIO ESPERADO DE MANERA QUE EL PUNTO FUERA DE LOS LÍMITES INDIQUE, O QUE EL UNIVERSO HA CAMBIADO O QUE UN HECHO MUY IMPROBABLE HA OCURRIDO

LA PRÁCTICA INDUSTRIAL EN EL USO DE LA GRÁFICA P, BASA LOS LÍMITES DE CONTROL YA SEA EN 3σ O EN ALGÚN OTRO MÚLTIPLO DE σ ,

EL USO DE LOS LÍMITES 3σ MÁS BIEN QUE CUESTIÓN DE LÍMITES MÁS ANCHOS O MÁS ANGOSTOS SE REFIERE A LA EXPERIENCIA RELACIONADA CON EL BALANCE ECONÓMICO ENTRE EL COSTO DE BUSCAR CAUSAS ASIGNABLES CUANDO ESTÁN AUSENTES Y EL COSTO DE NO BUSCARLAS CUANDO ESTÁN PRESENTES.

PROBLEMAS POR EL TAMAÑO VARIABLE DEL SUBGRUPO

1. LÍMITES VARIABLES PARA CADA SUBGRUPO
2. LÍMITES BASADOS EN EL TAMAÑO PROMEDIO ESPERADO
3. TRES JUEGOS DE LÍMITES DE CONTROL CERCA DEL MÍNIMO, DEL PROMEDIO, Y DEL MÁXIMO.

CÁLCULO DE \bar{p} Y DE LOS LÍMITES DE CONTROL

EL MODO CORRECTO DE CALCULAR \bar{p} ES DIVIDIR EL NÚMERO TOTAL DE DEFECTUOSOS EN UN PERIODO ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE PIEZAS INSPECCIONADAS EN EL PERIODO. SIEMPRE QUE EL TAMAÑO DEL SUBGRUPO NO ES CONSTANTE ES INCORRECTO PROMEDIAR LOS VALORES DE \bar{p} .

LA DISTRIBUCIÓN ESTÁNDAR DE UNA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL ES LA QUE CORRESPONDE A LA FRACCIÓN DEFECTUOSA.

$$\sigma_p = \sqrt{p'(1-p')/N}$$

SE SUPONE QUE $p' = \bar{p}$ SI TODOS LOS PUNTOS CAEN DENTRO DE LOS LÍMITES

$$LSC_p = \bar{p} + 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{N}} = \bar{p} + \frac{3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{N}$$

$$LIC_p = \bar{p} - 3 \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{N}} = \bar{p} - \frac{3\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{N}$$

COMENTARIOS SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD QUE SE VAN A GRAFICAR

PUEDE CONVENIR CONCENTRAR LA ATENCIÓN POR MEDIO DE GRÁFICAS SEPARADAS DE CONTROL, EN AQUELLOS DEFECTOS QUE SON RESPONSABLES DE LOS MÁS ALTOS COSTOS.

UNA SOLA GRÁFICA DE CONTROL QUE INCLUYA TODOS LOS DEFECTOS OBSERVADOS EN UN PUESTO DE INSPECCIÓN MOSTRARÁ SUS VARIACIONES QUE SON INFLUENCIADAS EN MAYOR GRADO POR LOS DEFECTOS MÁS COMUNES QUE POR LOS MÁS COSTOSOS.

EN ALGUNOS CASOS PUEDE CONVENIR LLEVAR GRÁFICAS SEPARADAS DE CONTROL PARA DESPERDICIOS Y TRABAJO REPROCESADO.

DECISIÓN SOBRE LA SELECCIÓN DE SUBGRUPOS

EN LA GRÁFICA DE CONTROL POR FRACCIÓN DEFECTIVA LA BASE MÁS NATURAL PARA SELECCIONAR LOS SUBGRUPOS RACIONALES ES EL ORDEN EN QUE LA PRODUCCIÓN SE DESARROLLA.

LA GRÁFICA DIARIA PUEDE SER USADA COMO BASE PARA LA PRODUCCIÓN, LA GRÁFICA SEMANAL, POR LOS EJECUTIVOS DE FABRICACIÓN, LA MENSUAL, PARA LOS REPORTES DE CALIDAD.

DONDE LA PRODUCCIÓN NO ES CONTINUA, LOS SUBGRUPOS SE PUEDEN CONSIDERAR COMO IGUALES A CADA ORDEN DE PRODUCCIÓN.

EN TODAS LAS GRÁFICAS DE CONTROL, SE DEBERÁN SELECCIONAR SUBGRUPOS RACIONALES DE TAL FORMA QUE TIENDA A DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE VARIACIÓN DENTRO CUALQUIER SUBGRUPO.

SELECCIÓN ENTRE GRÁFICA P Y LA GRÁFICA NP

SIEMPRE QUE EL TAMAÑO DEL SUBGRUPO ES VARIABLE, LA GRÁFICA DE CONTROL DEBE DE MOSTRAR LA FRACCIÓN DEFECTUOSA

SI EL TAMAÑO DEL SUBGRUPO ES CONSTANTE LA GRÁFICA NP PARA NÚMERO DE DEFECTUOSOS PUEDE SER USADA

$$\sigma_{NP} = \sqrt{NP' (1-P')}$$

$$LSC = NP' + 3 \sigma_{NP}$$

$$LIC = NP' - 3 \sigma_{NP}$$

DECISIÓN RELACIONADA CON LOS CÁLCULOS DE LOS LÍMITES DE CONTROL

1. DIFICULTAD DE LOS CÁLCULOS
2. DIFICULTAD DE EXPLICAR LOS LÍMITES VARIABLES.

INICIACIÓN DE LA GRÁFICA DE CONTROL

1. REGISTRO DE DATOS DE CADA SUBGRUPO SOBRE LA CANTIDAD INSPECCIONADA Y EL NÚMERO DE DEFECTOS.
2. COMPUTAR P PARA CADA SUBGRUPO
3. COMPUTAR \bar{p} PARA LA FRACCIÓN DEFECTUOSA PROMEDIO

SIEMPRE QUE SEA PRÁCTICO CONVIENE TENER DATOS DE CUANDO MENOS 25 SUBGRUPOS ANTES DE CALCULAR \bar{p}

4. LÍMITES DE CONTROL

$$LSC = \bar{p} + \frac{\sqrt{3} \cdot \bar{p} (1-\bar{p})}{\sqrt{N}}$$

$$LIC = \bar{p} - \frac{\sqrt{3} \cdot \bar{p} (1-\bar{p})}{\sqrt{N}}$$

5. COLOQUE CADA PUNTO EN LA GRÁFICA DESPUÉS DE QUE ES OBTENIDO, ASÍ COMO SUS LÍMITES

CONTINUACIÓN DE LA GRÁFICA DE CONTROL
SELECCIÓN DE UNA FRACCIÓN DEFECTUOSA ESTÁNDAR

LA GRÁFICA P SE EMPLEA PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE CAUSAS ASIGNABLES Y PARA JUZGAR SI EL NIVEL DE CALIDAD ESTÁ A UN OBJETIVO DESEADO.

CON LA GRÁFICA P USADA PARA ESTABLECER UN NIVEL ESTÁNDAR DE CALIDAD, PUEDE ESPERARSE QUE LOS PUNTOS CAIGAN FUERA DE LOS LÍMITES DE CONTROL POR LAS SIGUIENTES RAZONES

1. LA EXISTENCIA DE CAUSAS ASIGNABLES
2. LA EXISTENCIA DE UN NIVEL DE CALIDAD QUE ES DIFERENTES DEL ESTÁNDAR SUPUESTO P'

SI LA GRÁFICA MUESTRA CONTROL, P' SE DEBE SUPONER IGUAL A \bar{P} . ÉSTO GERALMENTE ES DESEABLE AUNQUE \bar{P} SEA CONSIDERADA UNA FRACCIÓN DEFECTUOSA DEMASIADO ALTA PARA SER SATISFACTORIA A LA LARGA.

SI LA GRÁFICA MUESTRA AUSENCIA DE CONTROL, ES MEJOR CONTINUAR POR ALGÚN TIEMPO SIN LÍMITES DE CONTROL Y SIN NINGÚN ESTÁNDAR DE FRACCIÓN DEFECTUOSA.

CALCULO DE LIMITES DE CONTROL
TRAZO DE LOS PUNTOS Y LÍMITES
INTERPRETACIÓN DE FALTA DE CONTROL

PUEDEN HABER CAMBIOS ERRÁTICOS EN EL NIVEL DE CALIDAD DE UN SUBGRUPO OCASIONAL, AUNQUE LA CALIDAD SEA MANTENIDA EN LA FRACCIÓN DEFECTIVA ESTÁNDAR p' . DICHS CAMBIOS SON MOSTRADOS POR PUNTOS FUERA DE LOS LÍMITES DE CONTROL Y SON EVIDENCIA DE CAUSAS ASIGNABLES DE VARIACIÓN.

LAS CORRIDAS EXTREMAS ARRIBA Y ABAJO DE LA LÍNEA CENTRAL ASÍ COMO LOS PUNTOS FUERA DE LOS LÍMITES DE CONTROL, PUEDEN SER USADOS PARA PROPORCIONAR PRUEBAS QUE SUPLEMENTEN LA OBSERVACIÓN DE LA GRÁFICA.

PARA EFECTOS DE UNA PRUEBA ESTADÍSTICA, CUALQUIER SERIE CONSECUTIVA DE SUBGRUPOS PUEDE COMBINARSE EN UN SOLO SUBGRUPO. DE ESTE MODO LA FRACCIÓN DEFECTUOSA PROMEDIO DE UNA SERIE DE SUBGRUPOS PUEDE SER PROBADA PARA VER SI VARÍA EN MÁS DE 3 SIGMA DE LA FRACCIÓN DEFECTUOSA ESTÁNDAR.

EXAMEN PERIÓDICO Y REVISIÓN DE P'

SIEMPRE QUE HAY EVIDENCIA SOSTENIDA DE UNA DISMINUCIÓN EN EL PORCENTAJE DEFECTUOSO PROMEDIO Y ES CLARO QUE ESTA DISMINUCIÓN REFLEJA UNA MEJORÍA REAL DE LA CALIDAD MÁS BIEN QUE UNA INSPECCIÓN NEGLIGENTE, ES BUENA IDEA REVISAR P' HACIA ABAJO.

UNA REVISIÓN HACIA ARRIBA NO DEBERÁ SER HECHA SIN EVIDENCIA DE QUE HAN TOMADO LUGAR CAMBIOS QUE PARECE QUE HACEN INEVITABLE QUE, CON LA MISMA ATENCIÓN A LA CALIDAD QUE ANTES, EL PORCENTAJE DEFECTUOSO AUMENTARÁ.

REPORTES Y ACCIONES BASADAS EN LA GRÁFICA DE CONTROL

ACCIONES PARA TRAER UN PROCESO BAJO CONTROL A UN NIVEL SATISFACTORIO.

LA GRÁFICA DE CONTROL DE P PUEDE EXHIBIR BASTANTE BUEN CONTROL PARA UN PERIODO DE TIEMPO, PERO ESTE CONTROL PUEDE ESTAR A UNA FRACCIÓN DEFECTIVA DEMASIADO ALTA PARA SER SATISFACTORIA.

SE PUEDE MEJORAR

1. CAMBIO FUNDAMENTAL SOBRE EL DISEÑO
2. CAMBIO EN LAS ESPECIFICACIONES
3. CAMBIO EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN.

LA GRÁFICA DE CONTROL POR DEFECTOS

DEFECTUOSO ES UN ARTÍCULO QUE EN CIERTA FORMA DEJA DE CUMPLIR CON UNA O MÁS ESPECIFICACIONES DADAS.

DEFECTO ES CADA CASO EN QUE EL ARTÍCULO DEJA DE CONFORMARSE CON LAS ESPECIFICACIONES

CADA DEFECTUOSO CONTIENE UNO O MÁS DEFECTOS

LA GRÁFICA \bar{c} SE APLICA AL NÚMERO DE DEFECTOS EN SUBGRUPOS DE TAMAÑO CONSTANTE. EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS CADA SUBGRUPO CONSISTE DE UN ARTÍCULO SENCILLO. LA VARIABLE \bar{c} CONSISTE EN EL NÚMERO DE DEFECTOS EN UN ARTÍCULO. NO ES NECESARIO QUE EL SUBGRUPO SEA UN SOLO ARTÍCULO. ES ESENCIAL SOLAMENTE QUE EL SUBGRUPO SEA CONSTANTE EN CUANTO A TAMAÑO EN EL SENTIDO DE QUE DIFERENTES GRUPOS TENGAN IGUAL OPORTUNIDAD PARA LA OCURRENCIA DE DEFECTUOSOS.

LOS LÍMITES PARA LA GRÁFICA \bar{c} ESTÁN BASADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE POISSON.

EN MUCHAS CLASES DIFERENTES DE ARTÍCULOS MANUFACTURADOS LAS OPORTUNIDADES DE QUE APAREZCAN DEFECTOS SON NUMEROSAS, AÚN CUANDO LA OPORTUNIDAD DE QUE UN DEFECTO SE PRESENTE EN UN SOLO ARTÍCULO SEAN PEQUEÑAS. SIEMPRE QUE ESTO SEA VERDADERO, ES CORRECTO BAJO EL PUNTO DE VISTA DE LA TEORÍA ESTADÍSTICA BASAR LOS LÍMITES DE CONTROL EN LA SUPOSICIÓN DE QUE ES APLICABLE LA DISTRIBUCIÓN DE POISSON.

LA COMBINACIÓN DE LAS DISTRIBUCIONES DE POISSON

UNA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS NO SEGUIRÁ LA LEY DE POISSON SI ALGUNA DE LAS FRECUENCIAS REGISTRADAS SE REFIERE AL NÚMERO DE OCURRENCIAS DE UN SUCESO QUE SIGUE LA LEY DE POISSON Y LAS FRECUENCIAS REMANENTES REGISTRADAS SE REFIEREN AL NÚMERO DE OCURRENCIAS DE OTRO EVENTO QUE TAMBIÉN SIGUE LA LEY DE POISSON, PERO QUE TIENE UN PROMEDIO DISTINTO. SIN EMBARGO, UNA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS SEGUIRÁ LA LEY DE POISSON SI SE HACE UN CONTEO DEL NÚMERO COMBINADO DE OCURRENCIAS DE AMBOS EVENTOS, PREVISTO QUE LA COMBINACIÓN DE LOS DOS EVENTOS SE HAGA AL AZAR.

SI SE USAN LOS LÍMITES DE POISSON, SE DEBERÁ TENER CUIDADO EN MANTENER APROXIMADAMENTE CONSTANTES EL ÁREA DE OPORTUNIDAD PARA LA OCURRENCIA DE UN DEFECTO. LA GRÁFICA NO NECESITA RESTRINGIRSE A UN NÚMERO SENCILLO DE DEFECTOS.

LÍMITES DE PROBABILIDADES Y LÍMITES DE 3σ EN LAS
GRÁFICAS DE CONTROL PARA C

$$\sigma_c' = \sqrt{c'}$$

$$L S C = c' + 3\sqrt{c'}$$

$$L I C = c' - 3\sqrt{c'}$$

CUANDO NO SE USA UN VALOR ESTÁNDAR PARA EL PROMEDIO DEL NÚMERO DE DEFECTOS POR UNIDAD c' , SE PUEDE ESTIMAR CONSIDERÁNDOLA IGUAL AL PROMEDIO OBSERVADO \bar{c}

$$L S C = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$$

$$L I C = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$$

PUESTO QUE LA DISTRIBUCIÓN DE POISSON NO ES SIMÉTRICA, LOS LÍMITES DE CONTROL INFERIOR Y SUPERIOR NO CORRESPONDEN A PROBABILIDADES IGUALES DE QUE UN PUNTO SOBRE LA GRÁFICA DE CONTROL CAIGA FUERA DE LOS LÍMITES, CUANDO NO HAYA UN CAMBIO EN EL UNIVERSO.

ESTE HECHO SE HA MENCIONADO ALGUNA VEZ COMO RAZÓN PARA EL USO DE LÍMITES DE PROBABILIDADES EN LAS GRÁFICAS C

ADAPTACIONES DE LA GRÁFICA C A LAS VARIACIONES EN EL
ÁREA DE OPORTUNIDADES PARA QUE SE PRESENTE UN DEFECTO

DONDE EL TAMAÑO DEL SUBGRUPO ES LA UNIDAD, C ES TANTO EL NÚMERO DE DEFECTOS COMO EL NÚMERO DE DEFECTOS POR UNIDAD.

EN ESTOS CASOS LAS UNIDADES DEBERÁN SER SIMILARES EN TAMAÑO Y EN LA PROBABILIDAD APARENTE DE LA EXISTENCIA DE UN DEFECTO, CON OBJETO DE QUE EL ÁREA DE OPORTUNIDAD PARA UN DEFECTO SEA CONSTANTE DE UNA UNIDAD A OTRA. LA UNIDAD PARA LOS PROPÓSITOS DE LA GRÁFICA DE CONTROL PUEDE SER 10 UNIDADES O CUALQUIER OTRO NÚMERO CONVENIENTE.

SIEMPRE QUE POR ALGUNA RAZÓN EXISTE UN CAMBIO EVIDENTE EN EL ÁREA DE OPORTUNIDAD DE OCURRENCIA DE UN DEFECTO DE UN SUBGRUPO A OTRO, LA GRÁFICA CONVENCIONAL C QUE MUESTRA EL NÚMERO TOTAL DE DEFECTOS NO ES SATISFACTORIO.

UNA FORMA DE SALVAR ES DIFICULTAD ES DIVIDIR LOS DEFECTOS C ENTRE EL NÚMERO DE UNIDADES N .

$$u = \frac{C}{N}$$

$$LSC = \bar{u} + 3 \sqrt{\frac{\bar{u}}{N}}$$

$$LIC = \bar{u} - 3 \sqrt{\frac{\bar{u}}{N}}$$

$u = \bar{u}$ EN LOS PROCESOS CONTROLADOS

CONDICIONES FAVORABLES PARA EL USO ECÓNOMICO DE
LA GRÁFICA DE CONTROL PARA DEFECTOS POR UNIDAD

1. CONTEO DE DEFECTOS. TODOS LOS CUALES DEBEN SER ELIMINADOS SIGUIENDO UNA INSPECCIÓN DEL 100% (REDUCIR COSTOS DE REPROCESADO).
2. CUANDO CIERTO NÚMERO DE DEFECTOS POR UNIDAD SON TOLERABLES AÚN CUANDO SE DESEA MANTENER SU NÚMERO A UN MÍNIMO. (MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SALIDA DEL PRODUCTO. CONDICIONADO A UNA MEJOR ACEPTACIÓN DEL CONSUMIDOR).
3. ESTUDIOS CORTOS ESPECIALES DE LA VARIACIÓN DE LA CALIDAD DE UN PRODUCTO PARTICULAR O DE UNA OPERACIÓN DE MANUFACTURA.
4. PARA PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO DE ACEPTACIÓN BASADOS EN DEFECTOS POR UNIDAD.



DIVISION DE EDUCACION CONTINUA
FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M.

CONTROL ESTADISTICO

MUESTREO E INSPECCION
TABLAS MIL - STD - 105 D

M. EN I. AUGUSTO VILLARREAL A.

19 OCTUBRE, 1982



TABLA N. TABLA MAESTRA PARA INSPECCION REDUCIDA (MUESTREO SENCILLO)—MIL-STD-105D (ESTANDAR AHC)

Table N: Master table for reduced inspection (single sampling). Columns include lot size (Lote) and acceptable quality levels (AQLs) from 0.10 to 1000. Rows show inspection levels (A through R) with 'Ac' (accept) and 'Re' (reject) counts for each AQL.

↓ = Usear el primer plan de muestreo abajo de la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o mayor al tamaño del lote o corrida, hágase la inspección del 100%.
↑ = Usear el primer plan de muestreo arriba de la flecha.
Ac = número de aceptación.
Re = número de rechazo.
† Si el número de aceptación ha sido excedido, y el número de rechazos no ha sido alcanzado, aceptese el lote, pero reiniciarse la inspección normal.

TABLA O. TABLA MAESTRA PARA INSPECCION NORMAL (MUESTREO DOBLE)—MIL-STD-105D (ESTANDAR ABC)

Table O: Master table for normal inspection (double sampling). Columns include lot size (Lote) and acceptable quality levels (AQLs) from 0.10 to 1000. Rows show inspection levels (A through R) with 'Ac' (accept) and 'Re' (reject) counts for each AQL.

↓ = Usear el primer plan de muestreo abajo de la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o mayor al tamaño del lote o corrida, hágase la inspección del 100%.
↑ = Usear el primer plan de muestreo arriba de la flecha.
Ac = Número de aceptación.
Re = Número de rechazo.
† Usar el plan de muestreo sencillo correspondiente (o alternativo) al plan de muestreo doble hacia abajo, cuando esté disponible.



1 TABLA H. TABLA MAESTRA PARA INSPECCION NORMAL (MUESTREO MULTIPLE)—MIL-STD-105D (ESTANDAR ABC)

Tamaño del lote o tamaño de la muestra	Tamaño de la muestra	Tamaño del lote o tamaño de la muestra	Niveles de calidad aceptable (inspección normal)																															
			Niveles de calidad aceptable (inspección normal)																															
			0.10	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000	1500	2500	4000	6500	10000	15000	25000	40000	65000	100000		
Primer plan	Segundo plan	Tercer plan	Cuarta	Quinta	Sexta	Septima	Primer plan	Segundo plan	Tercer plan	Cuarta	Quinta	Sexta	Septima	Primer plan	Segundo plan	Tercer plan	Cuarta	Quinta	Sexta	Septima	Primer plan	Segundo plan	Tercer plan	Cuarta	Quinta	Sexta	Septima	Primer plan	Segundo plan	Tercer plan	Cuarta	Quinta	Sexta	Septima

↓ = Úsese el primer plan de muestreo abajo de la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o mayor al tamaño del lote o corrida, hágase la inspección del 100%.
 ↑ = Úsese el primer plan de muestreo arriba de la flecha.
 Ac = Número de aceptación.
 Re = Número de rechazo.
 1 = Úsese el plan de muestreo sencillo correspondiente (o alternativamente, úsese el plan de muestreo múltiple abajo, cuando esté disponible).
 2 = Úsese el plan de muestreo doble correspondiente (o alternativamente, úsese el plan de muestreo sencillo abajo, cuando esté disponible).
 3 = La aceptación no se permite a este tamaño de muestra.

TABLA R. TABLA MAESTRA PARA INSPECCION NORMAL (MUESTREO MULTIPLE)—MIL-STD-105D (ESTANDAR ABC) (Continúa)

Tamaño del lote o tamaño de la muestra	Tamaño de la muestra	Tamaño del lote o tamaño de la muestra	Niveles de calidad aceptable (inspección normal)																															
			Niveles de calidad aceptable (inspección normal)																															
			0.10	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1000	1500	2500	4000	6500	10000	15000	25000	40000	65000	100000		
Primer plan	Segundo plan	Tercer plan	Cuarta	Quinta	Sexta	Septima	Primer plan	Segundo plan	Tercer plan	Cuarta	Quinta	Sexta	Septima	Primer plan	Segundo plan	Tercer plan	Cuarta	Quinta	Sexta	Septima	Primer plan	Segundo plan	Tercer plan	Cuarta	Quinta	Sexta	Septima	Primer plan	Segundo plan	Tercer plan	Cuarta	Quinta	Sexta	Septima

↓ = Úsese el primer plan de muestreo abajo de la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o mayor al tamaño del lote o corrida, hágase la inspección del 100%.
 ↑ = Úsese el primer plan de muestreo arriba de la flecha.
 Ac = número de aceptación.
 Re = número de rechazo.
 1 = Úsese el plan de muestreo sencillo correspondiente (o alternativamente, úsese el plan de muestreo múltiple abajo, cuando esté disponible).
 2 = La aceptación no se permite a este tamaño de muestra.



TABLA K. LETRAS CLAVE PARA EL TAMAÑO DE MUESTRAS
—MIL-STD-105 (ESTÁNDAR ABC)

Tamaño del lote o partida	Niveles de inspección generales		
	I	II	III
2-8	A	A	B
9-15	A	B	C
16-25	B	C	D
26-50	C	D	E
51-90	C	E	F
91-150	D	F	G
151-280	E	G	H
281-500	F	H	J
501-1 200	G	J	K
1 201-3 200	H	K	L
3 201-10 000	J	L	M
10 001-35 000	K	M	N
35 001-150 000	L	N	P
150 001-500 000	M	P	Q
500 001 y más	N	Q	R

100
100
100
100

100
100
100
100

100

100

100

DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD
(DEL 18 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 1982)

NOMBRE DEL ALUMNO

EMPRESA Y DIRECCION

1. MIGUEL ANGEL AGUAYO Y CAMARGO
Cultivos No. 144
Col. Progreso del Sur
Del. Iztapalapa
C.P. 09810
México, D. F.
Tel: 5-82-61-06
 2. JOEL AROCHI HERNANDEZ
Oriente 633-355
Col. Villa de Cortés
Del. Benito Juárez
C.P. 0035
México, D. F.
Tel: 5-79-25-41
 3. SERGIO BERNAL CABRERA
Ave. 669 No. 58 C.T.M. II
Col. San Juan de Aragón
Del. Gustavo A. Madero
México, D. F.
Tel: 7-94-48-97
 4. JOSE ANTONIO CAÑETE OSORNO
Cascada 99 Int. 7
Iztapalapa
México, D. F.
Tel: 6-74-39-13
 5. MA. DE LA LUZ CASTRO SANCHEZ
La Llanura No. 109
Col. Los Pastores
Naucalpan de Juárez Edo. de México
Tel: 5-60-71-70
 6. JOSE FIDEL CORTES CARMONA
- COMISION DE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO
Fray Servando y Teresa de Mier No. 32-3er.P.
Col. Centro
C.P. 06080
México, D. F.
Tel: 5-78-97-03
- POLIURETANOS KAPPA
Negra Modelo IX
Naucalpan, Edo. de México
- INDUSTRIAS XEROGRAFICAS, S. A.
Juan Fernández Albarrán No. 41
Tlalnepantla, México
Tel: 3-92-04-88 Ext. 134
- IMPLEMENTO AGRICOLAS MEXICANOS
Av. Norte Sur No. 4
Alce Blanco
Naucalpan, Edo. de México
Tel: 5-76-54-55
- ALCAN ALUMINIO, S. A. de C. V.
Av. Vía Morelos 347
Tlalpetlac, Edo. de México
Tel: 5-69-90-00 Ext. 149
- SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
OBRAS PUBLICAS
México, D. F.

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

DIRECTORIO DE ASISTENTES AL CURSO CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD
(DEL 18 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 1982)

NOMBRE DEL ALUMNO

EMPRESA Y DIRECCION

- | | |
|---|---|
| 7. VICTOR MANUEL GARCIA FRIAS
Calle Uno No. 290
Col. Liberación
Del. Azcapotzalco
C.P. 02930
México, D. F.
Tel: 3-55-05-14 | SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS
PUBLICAS
Ave. Xola y Universidad
Col. Narvarte
Del. Benito Juárez
C.P. 03029
México, D. F.
Tel: 5-38-09-69 |
| 8. ENRIQUE A. FERRER MACGREGOR GIL
Rio Niagara No. 58
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500
México, D. F. | SARH-SUBDIRECCION DE INVESTIGACION D.E.
Sierra Gorda No. 23
Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 06500
México, D. F. |
| 9. RAFAEL P. BRITO RAMIREZ | INSTITUTO DE INGENIERIA
México, D. F. |
| 10. JOSE JORGE HERRERA MELENDEZ
Río Lerma 303-102
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500
México, D. F.
Tel: 7-61-22-85 | DIRECCION GENERAL DE GEOGRAFIA
San Antonio Abad 124-3er. PISO
Del. Cuauhtémoc
México, D. F.
Tel: 7-61-22-85 |
| 11. MARDONIO NOGUEZ GARCIA
Alquimilas No. 636
Col. Villa de las Flores
Del. Coacalco, Edo. de México
C.P. 55700
México, D. F.
Tel: 5-87-49-05 | FUERZA Y CLIMA, S. A.
Bernardo Couto No. 74
Col. Algarin
Del. Cuauhtémoc
C.P. 06880
México, D. F.
Tel: 5-38-44-38 |
| 12. HUGO OSNAYA ORTEGA
San José No. 9
Col. San Martín
Del. Azcapotzalco
Tel: 3-82-52-32 | UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA
Av. San Pablo No. 180
Col. Reynosa
Del. Azcapotzalco
México, D. F.
Tel: 3-82-50-00 |

UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900